



**دانشکده** : فیزیک و مهندسی هستهای **گروه : ح**الت جامد پایان نامه کارشناسی ارشد

# سنتز و بررسی خواص حسگری گازی نانوساختارهای شامل ترکیبات مولیبدن

الهه قلعهقافى

استاد راهنما :

دكتر محمد باقر رحماني

شهريور ۱۳۹۶

#### دانشگاه صنعتی شاهرود

**دانشکده :** فیزیک و مهندسی هستهای

**گروہ :** حالت جامد

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهه قلعهقافی

تحت عنوان:

سنتز و بررسی خواص حسگری گازی نانوساختارهای شامل ترکیبات مولیبدن

در تاریخ ....... توسط کمیته تخصصی زیر جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مورد ارزیابی و با درجه .............. مورد پذیرش قرار گرفت.

امضاء	اساتيد مشاور	امضاء	اساتید راهنما
	نام و نام خانوادگی :		نام و نام خانوادگی :
	نام و نام خانوادگی :		نام و نام خانوادگی :

امضاء	نماينده تحصيلات	امضاء	اساتيد داور
	تكميلى		
	نام و نام خانوادگی :		نام و نام خانوادگی :
			نام و نام خانوادگی :
			نام و نام خانوادگی :
			نام و نام خانوادگی :

#### تقدير و تشكر:

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند.

ابتدا از استاد بزرگوار و ارجمندم جناب آقای دکتر محمد باقر رحمانی که در تمامی مراحل کار با صبر و حوصله زمینه انجام تحقیق اینجانب را فراهم نمودند کمال تشکر را داشته و از خداوند منان سلامتی و عزت روز افزون ایشان را مسئلت نمایم.

> این پژوهش اگر شایسته تقدیم باشد: تقدیم به مادر آسمانیم : مادرم، آنکه آفتاب مهرش در آستانه قلبم، همچنان پابرجاست و هر گز غروب نخواهد کرد

تقديم به پدرم:

کوهی استوار و حامی من در طول تمام زندگی

تقدیم به خواهر و برادر عزیزم:

که وجودشان شادی بخش و صفایشان مایه آرامش من است.

و با تشکر از زحمات جناب آقای مهندس عسگری و شهیدی که صادقانه تجربیات ارزشمندشان را در اختیار من گذاشتند . و با تشکر از دوستان عزیزم که در تمام سختیها در کنارم بودن و با تشکر از کلیه کسانی که مرا در انجام این پروژه یاری رساندند.

# تعهد نامه

اینجانب الهه قلعهقافی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته **فیزیک حالت جامد** دانشکده **فیزیک و مهندسی هستهای** دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان نامه **سنتز و بررسی خواص حسگری گازی نانوساختارهای شامل ترکیبات مولیبدن** تحت راهنمائی دکتر محمد باقر رحمانی متعهد می شوم .

تحقيقات در اين پايان نامه توسط اينجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است .

در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است .

مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است .

کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد و مقالات مستخرج با نام « دانشگاه صنعتی شاهرود » و یا « Shahrood University of Technology» به چاپ خواهد رسید .

حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقالات مستخرج از پایان نامه رعایت می گردد.

در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده ( یا بافتهای آنها ) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است .

در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است .

تاريخ:

امضای دانـشجو

## مالکیت نتایج و حق نشر

- کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج ، کتاب ، برنامه های رایانه ای ، نرم افزار ها و تجهیزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد . این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود .
  - استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.

چکیده: در این پایاننامه به مطالعه ریختشناسی، ویژگیهای ساختاری، اپتیکی لایه های نازک تری اکسید مولیبدن (MoO3) سنتز شده به روشهای اسپری پایرولیزیز و هیدروترمال و همچنین نمونههای دی سولفید مولیبدن (MoS2) تهیه شده به روش هیدروترمال پرداخته شد. سپس کاربرد حسـگری گازی لایه های نازک MoO3 تهیه شـده به روش اسـپری پایرولیزیز بررسـی گردید. تحلیل الگوی XRD لایه های نازک MoO<sub>3</sub> سنتز شده به روش اسپری پایرولیزیز در فشارهای مختلف گاز حامل، ر شد در فاز ترمودینامیکی α-MoO<sub>3</sub> با ساختار بلوری را ست گو شه را نشان داد. با افزایش فشار گاز حامل، گاف نواری نمونهها کاهش یافت. در رشد لایه های نازک MoO3 اثر پارامترهای نوع زیرلایه، دمای واکنش و pH محلول اولیه مطالعه شد. تمامی نمونههای سنتز شده به روش هیدروترمال ر شد فاز شبه پایدار h-MoO<sub>3</sub> با ساختار بلوری شش گو شی را نشان داد. در برر سی اثر دما بر ر شد لایههای نازک با افزایش دما تغییر فاز نمونهها از راستگوشه به شش گوشی مشاهده شد. همچنین، با افزایش دمای واکنش، گاف نواری نمونه ها کاهش یافت. در نمونههای تهیه شده با لایههای بذری متفاوت گاف نواری کاهش و در نمونههای تهیه شده با pH متفاوت افزایش یافت. تصاویر FESEM نمونهها تشکیل میکرومیلههای شـش گوشـی را نشـان داد. در نمونههای MoS2 تهیه شـده به روش ہیدروترمال تاثیر زمان واکنش مورد بررسے قرار گرفت. اُنالیز XRD تشکیل ساختار بلوری شـش گوشی MoS<sub>2</sub> را نشان داد. نتایج SEM نشان داد نانوگلهای MoS<sub>2</sub> متشکل از نانوصفحات بسیار نازک با ضخامتی در حدود nm ۴۰-۲۰ هستند. در پایان ویژگیهای حسگری نمونههای تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز نسبت به گاز اتانول در دماهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد دمای کار بهینه برای تمامی نمونهها m C ۲۰۰ و بیشینه یا سخ حسگر در دمای m C ۲۰۰ متعلق به نمونه تهیه شده در فشار گاز حامل ۱/۸ bar است.

کلمات کلیدی: تری اکسید مولیبدن، دی سولفید مولیبدن، اسپری پایرولیزیز، هیدروترمال، لایههای نازک، ریختشناسی سطح، ویژگیهای ساختاری و نوری، فوتولومینسانس، حسگری گازی

#### مقالات مستخرج از پایاننامه:

- ✓ قلعه قافی، الهه ؛ رحمانی، محمدباقر " اثر فشار گاز حامل در روش اسپری پایرولیسیس بر ویژگی های لایه های نازک MoO<sub>3</sub> "، چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ۶ خرداد ماه ۱۳۹۵، دانشگاه ملایر.
- ✓ قلعه قافی، الهه ؛ رحمانی، محمدباقر " اثر PH محلول اولیه بر روی خواص ساختاری و اپتیکی
  ۷ لایههای نازک MoO<sub>3</sub> تهیه شده به روش هیدروترمال "، کنفرانس فیزیک ایران، ۱ تا ۴ شهریور
  ماه ۱۳۹۵، دانشگاه شیراز

# فهرست مطالب

فصل اول: معرفی ترکیبات مولیبدنی MoO3 و MoS2 و مروری بر مقالات۱
۱–۱ مقدمه۲
۲-۱ معرفی اکسید مولیبدن۲
۱-۲-۱ ساختار بلوری۲
۲-۲-۱ کاربردها
۲-۲-۳ روشهای سنتز۴
۵-۳ سولفید مولیبدن۵
۱–۳–۱ فلزات واسطه دی کالکوژناید۵
۲-۳-۱ ساختار بلوری۶
۲-۳-۱ کاربردها
۲-۳-۴ روشهای سنتز۶
۱–۴ مروری بر مقالات۷
۱–۴–۱ سنتز نانوذرات اکسید مولیبدن به روش هیدروترمال۷
۱–۴–۲ تهیه و بررسی خواص فیزیکی و حسگری گازی نانوتسمههای MoO3۱۱
۱-۴-۴ سنتز نانو گلهای MoS <sub>2</sub> به روش هیدروترمال۱۶
۵–۵ جمع بندی
فصل دوم: روشهای مشخصهیابی و اندازه گیری حسگری نمونهها۲۱
۲- ۲ مقدمه

۲۲	۲-۲ روشهای رشد لایههای نازک
۲۲	۲–۳ دستگاه افشانه پایرولیزیز
۲۳	۲-۴ روش هیدروترمال
۲۴	۲–۵ میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدانی۲
۲۵	۲-۶ مطالعه پراش پرتو XX
۲۷	۲-۷ مشخصهیابی نوری
۲۹	۲–۸ فوتولومینسانس
۳۱	۲–۹ ویژگیهای حسگری گازی
۳۴	۲–۱۰ جمع بندی
۳۵	فصل سوم: نتایج و بحث
۳۶	۲–۱ مقدمه
ار گاز	۳–۲ رشــد لایههای نازک MoO <sub>3</sub> با روش افشــانه پایرولیزیز و بررســی تاثیر فشــ
۳۶	حامل
۳۶	۳-۲-۲ تهیه محلول اولیه
۳۷	۳-۲-۲ بررسی ویژگی هـا ی ساختاری نمونهها
۳۹	۳-۲-۳ بررسی ریختشناسی سطح نمونهها
۴۰	۳–۲–۴ بررسی ویژگیهای نوری نمونهها
49	۳-۳ بررسی اثر زیرلایه در سنتز لایههای نازک MoO <sub>3</sub> به روش هیدروترمال
49	۳–۳–۱ تهیه محلول اولیه

	۳–۳–۲ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها
۵۰.	۳-۳-۳ ریخت شناسی سطح
۵۱.	۳–۳–۴ بررسی ویژگیهای نوری نمونه هـا
۵۴.	۳-۴ بررسی اثر دما در سنتز لایههای نازک MoO <sub>3</sub> به روش هیدروترمال
۵۴.	۳-۴-۱ تهیه محلول اولیه
۵۵.	۳–۴–۲ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها
۵۸.	۳-۴-۳ ریخت شناسی سطح
۵۹.	۳–۴–۴ بررسی ویژگیهای نوری نمونهها
لايه	۳–۵ بررســی اثر pH لایههای نازک MoO <sub>3</sub> به روش هیدروترمال (با اســتفاده از زیر
۶۳	
۶٣.	۳–۵–۱ تهیه محلول اولیه
88. 88.	۳–۵–۱ تهیه محلول اولیه
88 . 88 . 88 .	۳–۵–۱ تهیه محلول اولیه ۳–۵–۲ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها۳ ۳–۵–۳ ریخت شناسی سطح
88 . 88 . 88 . 88 .	۳–۵–۱ تهیه محلول اولیه ۳–۵–۲ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها ۳–۵–۳ ریخت شناسی سطح ۳–۵–۴ بررسی ویژگیهای نوری نمونهها
. ۶۳ . ۶۳ . ۶۶ . ۶۷	۳–۵–۱ تهیه محلول اولیه
۶۳ . ۶۳ . ۶۶ . ۶۷ . ۷۰.	۳–۵–۱ تهیه محلول اولیه ۳–۵–۲ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها ۳–۵–۳ ریخت شناسی سطح ۳–۵–۴ بررسی ویژگیهای نوری نمونهها ۶–۳ بررسـی اثر PH لایههای نازک MoO3 به روش هیدروترمال (با اســـتفاده از زیر SMP2.5
۶۳ . ۶۳ . ۶۶ . ۶۷ . ۷۰ .	۳–۵–۱ تهیه محلول اولیه ۳–۵–۲ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها ۳–۵–۳ ریخت شناسی سطح ۳–۵–۴ بررسی ویژگیهای نوری نمونهها ۳–۶ بررسـی اثر PH لایههای نازک MoO3 به روش هیدروترمال (با اســـتفاده از زیر SMP2.5 
۶۳. ۶۶. ۶۶. ۶۷. ۷۰. ۷۰.	۳–۵–۱ تهیه محلول اولیه

۷۵	۳–۶–۴ بررسی ویژگیهای نوری نمونهها
MoS2 ســـنتز شـــده به روش	۳–۷ بررســی اثر زمان هیدروترمال در نانوگل هـا ی
۷۸	هيدروترمال
۷۸	۳-۷-۱ تهیه محلول اولیه
۷۸	۳–۷–۲ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها
λ•	۳-۷-۳ ریختشناسی سطح
۸۱	۳-۷-۴ طیفسنجی EDX
۸۲	۳–۷–۵ بررسی ویژگیهای نوری نمونه هـا
N تهیه شـده به روش اسـپری	۳–۸ بررسـی ویژگیهای حسـگری گازی لایههای ۵۰۵/
λ۴	پايروليزيز
دماهای حسگری متفاوت ۸۴	۳–۸–۱ بررسی ویژگیهای حسگری نمونه SMP1.8 در
دماهای حسگری متفاوت ۸۸	۳–۸–۲ بررسی ویژگیهای حسگری نمونه SMP2.0 در
دماهای حسگری متفاوت ۹۲	۳–۸–۳ بررسی ویژگیهای حسگری نمونه SMP2.5 در
۹۶	۳–۹ جمعبندی
۹۹	فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۰۰	۴–۱ مقدمه
یکی نمونههای تهیه شده به روش	۴-۲ بررسی اثر فشار گاز حامل بر ویژگیهای فیزیکی و اپت
۱۰۰	اسپرى پايروليزيز
روش هیدروترمال	۴–۳ بررسی اثر زیرلایه در سنتز لایههای نازک MoO <sub>3</sub> به ر

-۴ بررسی اثر دما در سنتز لایههای نازک MoO <sub>3</sub> به روش هیدروترمال	۴
–۵ بررســی اثر pH لایههای نازک MoO <sub>3</sub> به روش هیدروترمال (با اســـتفاده از زیرلایه	.4
۱۰۲(٤	SMP2.0
-۶ بررســی اثر pH لایههای نازک MoO <sub>3</sub> به روش هیدروترمال (با اســـتفاده از زیرلایه	۴
۱۰۳(٤	SMP2.5
-۷ بررســی اثر زمان هیدروترمال در نانوگل هـا ی MoS <sub>2</sub> ســنتز شــده به روش	۴
مال	هيدروترم
-۸ بررسـی ویژگیهای حسـگری گازی لایههای MoO <sub>3</sub> تهیه شـده به روش اسـپری	.4
زز	پايروليزير
جع	مرا

# فهرست اشكال

شکل ۱-۱: ساختار بلوری MoO3 ، فازهای β ،α و h۳
شکل ۲-۱: الگوهای XRD نمونه های MoO <sub>3</sub> در دماهای واکنش مختلف
شکل ۱-۳: تصاویر SEM از پودرهای سنتز شده در دماهای واکنش مختلف: (a) و (b) ۵۵، (c)
و(b) ۶۵، (e) و(f) ۷۵، (h) و (c) ۵۵ ۵۵
شکل ۱-۴: طیف جذب اپتیکی از نمونه های MoO <sub>3</sub> سنتز  شده در دماهای واکنش مختلف.
۱۰
شکل ۱-۵: نمودار <sup>2</sup> (αhv) بر حسب E برای نمونههای MoO <sub>3</sub> سنتز شده در دماهای واکنش
مختلف
شکل ۱-۶: الگوهای XRD از لایه های نازک MoO₃ در دمای بهینه ℃ ۴۰۰ و ضخامتهای
مختلف: (a) ۴۷۰، (b) ۵۹۰ nm (c) ۵۹۰ nm (b) ۴۷۰
شــکل ۲-۱: تصـاویر FESEM از لایه های نازک MoO <sub>3</sub> با ضـخامت های مختلف: (a) nm
۶۲۲ nm (c) ۵۹۰ nm (b)،۴۷۰ و ۶۱۲ nm (c) ۵۹۰ nm (b)،۴۷۰
شـکل ۱-۸: محورهای <sup>2</sup> (hvα) و انرژی فوتون از لایه های نازک MoO <sub>3</sub> تهیه شـده در دمای
زیرلایه بهینه <sup>C</sup> ۴۰۰ و ضخامت های مختلف: (a) ۴۷۰ nm (b، ۵۹۰ nm (c)، ۵۹۰ nm (c) و (nm (d)
١٣ ٦٣
شکل ۱-۹: منحنی پاسخ گاز NO2 در غلظت ۱۰۰ ppm و دمای کار ℃ ۲۰۰ برای لایههای
نازک MoO <sub>3</sub> با ضخامت های مختلف در دمای زیرلایه ℃ ۴۰۰ "
شکل ۱۰-۱۱: منحنی پاسخ گاز NO2 در غلظت ۱۰۰ ppm برای لایه نازک MoO3 با ضخامت

۲ ۶۱۲ در دمای زیرلایه بهینه <sup>C</sup> ۴۰۰ <sup>°</sup> و در دماهای کار حســگری : (a) ۱۵۰ ، (b) ۲۰۰ و (c)	nm
۱۵۲۵۰	۰°C
شکل ۱-۱۱: منحنی های پاسخ گاز برای لایه MoO3 با ضخامت ۶۱۲ nm لایهنشانی شده در	
ی زیرلایه بهینه C° ۴۰۰ و در دمای عملیاتی C° ۲۰۰ برای غلظتهای مختلف گاز NO <sub>2</sub>	دما;
شکل ۱-۱۲: (الف) الگوی XRD (ب)EDS از نانوگلهای MoS2 بدست آمده ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
شکل ۱-۱۳: تصاویر (الف و ب) SEM، (ج) TEM از نانوگلهای MoS2 تهیه شده ۱۸	
شکل ۱-۱۴: تصاویر TEM از نمونه های MoS2 بدست آمده تحت زمان های مختلف واکنش	
روترمال(الف) ۶، (ب) ۱۲ و (ج) ۴۸ ساعت	ھيد
شکل ۲-۱: دستگاه افشانه پایرولیزیز استفاده شده در این تحقیق موجود در دانشگاه صنعتی	
مرود۲۳	شاھ
شکل ۲-۲: تصویر FESEM موجود در مرکز پژوهش متالوژی رازی	
شکل ۲-۳: تصویر دستگاه طیف سنجی موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود۲۸	
شکل ۲-۴: فرآیندهایی که الکترونها و حفرهها میتوانند به وسیله آنها بازترکیب شوند ۳۰	
شکل ۲-۵: تصویر دستگاه طیف سنجی فوتولومینسانس موجود در دانشگاه گلستان ۳۰	
شــکل ۲-۶: طرحی از خمش نواری ، E <sub>v</sub> ،E <sub>c</sub> و E <sub>f</sub> به ترتیب انرژی نوار رسـانش، انرژی نوار	
فیت و انرژی تراز فرمی ا ست در حالی که ۸ air ضخامت لایه بار فضایی ا ست و eV <sub>surface</sub> ن شان	ظرف
نده سد پتانسیل است	ده:
شکل ۲-۲: دستگاه حسگری طراحی و ساخته شده در آزمایشگاه نانوفیزیک دانشگاه صنعتی	
مرود	شاھ
شکل ۳-۱: الگوی پراش پرتو XRD) X (مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن با فشارهای	
تلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar)	مخن

شکل ۳-۲: تاصاویر SEM با مقیاس به ترتیب mµ ۲ و ۵۰۰ mw نمونههای (الف) SMP1.8،
(ب) SMP2.2 (ج) SMP2.2 و (د) SMP2.5.
شکل ۳-۳: نمودار درصد عبوردهی و درصد بازتاب بر حسب طول موج مربوط به لایههای نازک
اکسید مولیبدن تهیه شده در فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar) به روش اسپری
پايروليزيز
شکل ۳-۴: نمودار جذب بر حسب طول موج مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده
در فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar) به روش اسپری پایرولیزیز۴۲
شکل ۳-۵: نمودار گاف نواری مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده در فشارهای
مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar) به روش اسپری پایرولیزیز
شکل ۳-۶: طیف PL در دمای مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده در فشارهای
مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar) به روش اسپری پایرولیزیز
شـکل ۳-۲: طیف PL به همر اه بر از ش گوسـی مربوط به لایههای نازک اکسـید مولیبدن با
فشارهای مختلف گاز حامل (الف): ۱/۸، (ب): ۲/۰، (ج): ۲/۲ و (د): ۲/۵ bar
شکل ۳-۸: (الف): الگوی پراش پرتو X مربوط به لایههای بذری اکسید مولیبدن لایهنشانی شده
به روش اسـپری پایرولیزیز در فشـارهای ۲و bar (۲/۵ SMP و 2.5 SMP) و (ب): لایه های نازک
اکسید مولیبدن لایهنشانی شده به روش هیدروترمال در دو زیرلایه متفاوت۴۸
شکل ۳-۹: تصاویر FESEM با مقیاسهای به ترتیب ۱۰ و ۵۰mµ نمونههای سنتز شده به
روش هیدروترمال (الف): P <sub>1</sub> و (ب): P <sub>2</sub> P2 و (ب): P2
شــکل ۳-۱۰: نمودار درصـد عبوردهی بر حسـب طول موج مربوط به لایههای نازک اکسـید
مولیبدن لایه نشانی شده به روش هیدروترمال در دو زیرلایه متفاوت

موليبدن لايه نشاني شده به	شکل ۳-۱۱: نمودار گاف نواری مربوط به لایههای نازک اکسید
۵۳	روش هیدروترمال در دو زیرلایه متفاوت
مولیبدن لایه نشانی شده به	شکل ۳-۱۲: طیف PL در دمای مربوط به لایههای نازک اکسید
۵۴	روش هیدروترمال در دو زیرلایه متفاوت (الف): P <sub>1</sub> و (ب): P <sub>2</sub>
ازک بذری اکسید مولیبدن با	شکل ۳-۱۳: (الف): الگوی پراش پرتو x (XRD) مربوط به لایه
، موليبدن تهيه  شده به روش	فشار گاز حامل ۲ bar (SMP2.0) و (ب): مربوط به لایههای نازک اکسید
۵۶	هیدروترمال با دماهای مختلف واکنش ۲۰، ۸۰ و C° Ta، T1)۱۲۵ و T3)
ای (الف): (۲۰ °C)، (ب)	شکل ۳-۱۴: تصاویر FESEM با مقیاس به ترتیب ۱۰mµ نمونهه
۵۸	رج) T₂ (۸۰ °C)، و (ج) T₂ (۸۰ °C)، من T₂ (۸۰ °C).
وط به لایههای نازک اکسـید	شــکل ۳-۱۵: نمودار درصـد عبوردهی بر حسـب طول موج مرب
۵۹ T <sub>3</sub> (	مولیبدن با دماهای مختلف واکنش: (C° ۲۰)، T، (C° ۸۰) T و (C° ۲۵
'یههای نازک اکسید مولیبدن	شکل ۳-۱۶: نمودار ضریب جذب بر حسب طول موج مربوط به ا
۶۰	با دماهای مختلف واکنش: (C° ۲۰ ۲۱، (C° ۸۰) T2 و (C° ۱۲۵) T3
با دماهای مختلف واکنش:	شکل ۳-۱۷: نمودار گاف نواری به لایه های نازک اکسید مولیبدن
۶۱	T <sub>3</sub> (۱۲۵ °C) و T <sub>2</sub> (۸۰ °C) ، T <sub>1</sub> (۲۰ °C)
ں نازک اکسید مولیبدن تھی <b>ہ</b>	شکل ۳-۱۸: طیف PL همراه با برازش گو سی مربوط به لایههای
(ب): (C کا ۲۰ ۲۵ و (ج): (C°	شده به روش هیدروترمال با دماهای مختلف واکنش (الف): (C° ۲۰)، T
87	

شکل ۳-۱۹: (الف): الگوی پراش پرتو x (XRD) مربوط به لایه نازک بذری اکسید مولیبدن با

فشار گاز حامل ۲bar (SMP2.0) و (ب): مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش
هیدروترمال در pHهای مختلف محلول اولیه ۶۴
شـکل ۳-۲۰: تصـاویر FESEM با مقیاس ۵۰ و ۱۰mµ نمونههای (الف): (۱۳/ PH=۲ ) H1 ،
(ب): (۴۶/ H <sub>2</sub> ( pH=۱ /۴۶)
شــکل ۳-۲۱: نمودار درصـد عبوردهی بر حسـب طول موج مربوط به لایههای نازک اکسـید
مولیبدن تهیه شده به روش هیدروترمال در pHهای مختلف محلول اولیه: (۱۳/ pH=۲ ) H1 و (۴۶/
۶۸
شکل ۳-۲۲: نمودار نمودار ضریب جذب (تصویر ضمیمه شده) و گاف نواری مربوط به لایههای
نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش هیدروترمال در pH=۲ (۱۳) مختلف محلول اولیه: (۱۳/ pH=۲)
۶۹ H <sub>2</sub> ( pH=۱ /۴۶) : (ب): (۲۹ ( pH=۱ /۴۶
شکل ۳-۲۳: طیف pL در دمای اتاق موج مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به
روش هیدروترمال در pHهای مختلف محلول اولیه: (الف): (H1 ( pH=۲ /۱۳ ، (ب): (۴۶/ PH=۱ ) H2 ) H2 )
٧٠
شکل ۳-۲۴: (الف): الگوی پراش پرتو   x (XRD) مربوط به لایه نازک بذری اکسید مولیبدن با
ف شار گاز حامل ۲/۵bar (SMP2.5) و (ب): مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به
روش هیدروترمال در pHهای مختلف محلول اولیه ۷۲
شـکل ۳-۲۵: تصـاویر FESEM با مقیاس ۵۰ و ۱۰mµ نمونههای (الف): (۱۳/ FESEM ) ، H
(ب): (۴۶/ H4 ( pH=۱/۴۶)
شــکل ۳-۲۶: نمودار درصـد عبوردهی بر حسـب طول موج مربوط به لایههای نازک اکسـید
مولیبدن تهیه شده به روش هیدروترمال در pHهای مختلف محلول اولیه: (pH=۲ /۱۳ ) H3 و (۴۶/

۲۵.....  $H_4$  ( pH= ۱

شکل ۳-۲۷: نمودار نمودار ضریب جذب (تصویر ضمیمه شده) و گاف نواری مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش هیدروترمال در pH=۱ (۳۸ مختلف محلول اولیه: (۱۳/ PH=۲) نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش هیدروترمال در H4های مختلف محلول اولیه: (۱۳

شکل ۳-۲۸: طیف pL در دمای اتاق موج مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به H4 ( pH=۱ /۴۶) ، (ب): (۴۶/ ۱–۲۹ ) ، H3 ( pH=۲ /۱۳) روش هیدروترمال در PHهای مختلف محلول اولیه: (۱۵/ ۱–۲۹

شکل ۳-۲۹: الگوی پراش پرتو X مربوط به نمونههای MoS2 سنتز شده در زمانهای واکنش مختلف ۲، ۴، ۸، ۱۲ و ۲۴ ساعت به ترتیب با نامهای M<sub>1</sub>، M<sub>2</sub>، M<sub>1</sub> و M<sub>4</sub> M<sub>5</sub> و M<sub>4</sub> M<sub>5</sub> و ۷۹ شـکل ۳-۳۰: تصـاویر SEM با مقیاسهای به ترتیب ۱۰mµ و ۵۰۰nm مربوط به نمونههای  $MoS_2$  سنتز شده در زمانهای واکنش مختلف: (الف): ۲ و (ب) ۴ ساعت و به ترتیب با نامهای  $M_1$  و شـکل ۳-۳۱: تصـاویر SEM با مقیاسهای به ترتیب ۱۰mµ و ۵۰۰nm مربوط به نمونههای MoS2 سنتز شده در زمانهای واکنش مختلف: (ج): ۸، (د): ۱۲ و (ه): ۲۴ساعت و به ترتیب با نامهای  $\Lambda$ ۱ .....  $M_5$  و  $M_4$  ،  $M_3$ شکل ۳۲-۳۲: آنالیز EDX مربوط به نمونههای MoS2 سنتز شده در زمانهای واکنش الف: M1 (۲h) وب: ۸۲ ..... (۱۲h) M4 و ب شـکل ۳۳-۳۲: طیف PL در دمای اتاق مربوط به نمونههای MoS<sub>2</sub> سـنتز شـده در زمانهای واکنش مختلف ۲، ۴، ۸،۱۲ و ۲۴ ساعت به ترتیب با نامهای M<sub>1</sub>، M<sub>2</sub> ،M<sub>1</sub> و M<sub>4</sub> M<sub>5</sub> و M<sub>5</sub> سیسیسیسی ۸۳ شکل ۳۴-۳۴: طیف PL بر حسب انرژی فوتون و گاف انرژی بر حسب تعداد لایههای I ، MoS2 برای N=1 و قله A برای N=2-6 می باشد.....

شکل ۳-۳۵: نمودار حساسیت بر حسب زمان برای نمونه SMP1.8 در دماهای حسگری: (الف)

۲۰۰۰ (ب) ۲۰۰۲ و (پ) ۲۰۰۲ و (پ) ۸۵
-----------------------------------

شکل ۳-۳۶: (الف): نمودار حساسیت بر حسب زمان و (ب): نسبت نمودار حساسیت بر حسب
به دما برای ۲۰۰ ppm اتانول در دماهای مختلف (نمونه SMP1.8)
شکل ۳-۳۷: نمودار حساسیت بر حسب زمان برای نمونه SMP2.0 در دماهای حسگری: (الف)
℃ ۲۰۰، (ب) ℃ ۲۳۰ و (ج) ℃ ۲۶۰
شکل ۳-۳۸: (الف): نمودار حساسیت بر حسب زمان و (ب): نسبت نمودار حساسیت بر حسب
به دما برای ۲۰۰ PPM اتانول در دماهای مختلف (نمونه SMP2.0)
شکل ۳-۳۹: نمودار حساسیت بر حسب زمان برای نمونه SMP2.5 در دماهای حسگری: (الف)
C° ۲۰۰، (ب) C° ۳۳۰ و (ج) C° ۲۶۰ ۲۶۰.
شکل ۳-۴۰: (الف): نمودار حساسیت بر حسب زمان و (ب): نسبت نمودار حساسیت بر حسب
به دما برای ۲۰۰ PPM اتانول در دماهای مختلف (نمونه SMP2.5)
شکل ۳-۴۱: نمودار حساسیت بر حسب زمان نسبت به ۲۰۰ PPM اتانول در دمای C° ۲۰۰
نمونههای SMP2.0 ،SMP1.8 وSMP2.2

فهرست جداول
جدول ۳-۱ : اندازه بلورک، کرنش و چگالی دررفتگی لایههای نازک MoO3 لایهنشانی شده با
فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar)۳۹
جدول ۳-۲: اندازه بلورک، کرنش و چگالی دررفتگی لایه های نازک MoO <sub>3</sub> لایه نشانی شده
به روش هیدروترمال در زیرلایه متفاوت
جدول ۳-۳: ثابتهای شبکه a و c برای نمونه P <sub>1</sub> و P <sub>2</sub>
جدول ۳-۴: اندازه بلورک، کرنش و چگالی دررفتگی لایههای نازک MoO <sub>3</sub> لایهنشانی شده به
روش هیدروترمال در دماهای مختلف واکنش (۲۰، ۸۰ و $C$ ° ۱۲۵)
جدول ۳-۵: اندازه بلورک، کرنش و چگالی دررفتگی لایه های نازک MoO <sub>3</sub> لایهنشانی شده
به روش هیدروترمال در pHهای مختلف محلول اولیه
جدول ۳-۶: پارامترهای شبکه a و c برای نمونه H <sub>1</sub> و H <sub>2</sub>
جدول ۳-۲: اندازه بلورک، کرنش و چگالی دررفتگی لایه های نازک MoO3 لایه نشانی شده
به روش هیدروترمال <i>در</i> pHهای مختلف محلول اولیه
جدول ۳-۸: ثابتهای شبکه b، a و c برای نمونه H <sub>3</sub> و H <sub>4</sub>
جدول ۳-۹: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه SMP1.8 نسبت به غلظتهای مختلف گاز
اتانول در دمای حسگری <sup>°</sup> ۲۰۰۲۰۰
جدول ۳-۱۰: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه SMP1.8 نسبت به غلظتهای مختلف گاز
اتانول در دمای حسگری <sup>°</sup> ۲۳۰

ه SMP1.8 نسبت به غلظتهای مختلف گاز	جدول ۳-۱۱: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمون
٨Υ	اتانول در دمای حسگری C <sup>°</sup> ۲۶۰
ه SMP2.0 نسبت به غلظتهای مختلف گاز	جدول ۳-۱۲: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمون
۹۰	اتانول در دمای حسگری C° ۲۰۰
ه SMP2.0 نسبت به غلظتهای مختلف گاز	جدول ۳-۱۳: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمون
۹۰	اتانول در دمای حسگری C° ۲۳۰
ه SMP2.0 نسبت به غلظتهای مختلف گاز	جدول ۳-۱۴: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمون
٩٠	اتانول در دمای حسگری C° ۲۶۰
ه SMP2.5 نسبت به غلظتهای مختلف گاز	جدول ۳-۱۵: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمون
94	اتانول دمای حسگری C° ۲۰۰
ه SMP2.5 نسبت به غلظتهای مختلف گاز	جدول ۳-۱۶: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمون
۹۴	اتانول دمای حسگری C° ۲۳۰
ه SMP2.5 نسبت به غلظتهای مختلف گاز	جدول ۳-۱۷: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمون
94	اتانول دماي حسگري C <sup>°</sup> C .

# فصل اول: معرفی ترکیبات مولیبدنی MoO<sub>3</sub> و MoS<sub>2</sub>

و مروری بر مقالات

۱–۱ مقدمه

در این فصل به معرفی ویژگیهای MoO<sub>3</sub> و MoO<sub>2</sub> پرداخته میشود و سپس با نگاهی به مطالعات انجام شده توسط دیگر پژوهشگران تاثیر روشهای متفاوت رشد لایههای نازک و نانو ساختارهای اکسید مولیبدن و دی سولفید مولیبدن بر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و حسگری آنها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. برر سی تاثیر روشهای ر شد و همچنین پارامترهای موثر در هر روش بر خواص فیزیکی، شیمیایی و حسگری گازی مواد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

# ۱-۲ معرفی اکسید مولیبدن

مولیبدن عنصر فلزی با عدد اتمی ۴۲ است که در گروه VIB و دوره پنجم جدول تناوبی جای دارد. این عنصر به صورت آزاد در طبیعت یافت نمیشود اما کانیهای آن به صورت مولیبدنیت (MoS<sub>2</sub>) در طبیعت وجود دارد. نقطه ذوب آن C° ۲۶۱۰ و نقطه جوش آن C°۵۵۶۰ است [۱]. مولیبدن به صورت شبکه مکعبی مرکز پر، متبلور میشود. انواع ترکیبات مولیبدن شامل MoO<sub>3</sub>، مoولیبدن به OMCl<sub>3</sub> و MoSe و غیره است.

در میان اکسیدهای فلزی مختلف، تریاکسید مولیبدن (که از این پس برای سادگی آن را اکسید مولیبدن مینامیم)، یک ماده نیمر سانای نوع n با یک گاف نواری پهن از ۲/۸ تا ۳/۶ eV است [۲]. در زیر ویژگیهای ساختاری، برخی از کاربردها و همچنین روشهای سانتز متداول این ماده بررسی میگردد.

## ۱–۲–۱ ساختار بلوری

MoO3 بلوری سه فاز چند ریختی<sup>۱</sup> دارد: فاز پایدار ترمودینامیکی راست گوشه (α -MoO3) و دو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> polymorphous

فاز شبه پایدار تکمیلی (β-MoO<sub>3</sub>) و شش گو شی (h-MoO<sub>3</sub>). پایداری فاز و ساختار بلوری MoO<sub>3</sub> توسط موقعیت هشت وجهی MoO<sub>6</sub> به عنوان واحد سازنده اصلی آن مشخص می شود. در MoO<sub>6</sub> اتم مولیبدن با شش اتم اکسیژن به شکل هشت وجهی MoO<sub>6</sub> همسایه شده است.

ساختار بلوری فاز راست گوشه (α-MoO<sub>3</sub>)، از لایههای دوتایی از واحدهای هشتوجهی MoO<sub>6</sub> منحرف شده، تشکیل شده است. هشت وجهیهای MoO<sub>6</sub> منحرف شده توسط نیروهای کووالانسی در امتداد جهتهای [۱۰۰] -a و [۱۰۰] -c (توسط به اشتراک گذاری لبهها به شکل زنجیرهای زیکزاکی به هم پیوسته) و توسط نیروهای ضعیف واندروالس در امتداد جهت [۱۰۰]-d (توسط به اشتراک گذاری گوشهها) در کنار یکدیگر نگه داشته شدهاند.



h -MoO<sub>3</sub> hexagonal a=1.053, c=1.497 nm

 $\beta$  -MoO<sub>3</sub> monoclinic a=0.712, b=0.537, c=0.557 nm

α -MoO<sub>3</sub> Orthorhombic a=0.397, b=1.388, c=0.370 nm

شکل ۱-۱: ساختار بلوری MoO<sub>3</sub> ، فازهای β ،α و f [۳] .

ساختار تکمیلی (β -MoO<sub>3</sub>) به طور قابل توجهی با ساختار بلوری را ستگو شه (β -MoO<sub>3</sub>) میا شد. در ساختار تکمیلی (-β متفاوت ا ست و دارای ساختار مکعبی تری اکسید رنیوم (ReO<sub>3</sub>) میبا شد. در ساختار تکمیلی (-β متفاوت ا ست و دارای ساختار مکعبی تری اکسید رنیوم (MoO<sub>3</sub>) میبا شد. در ساختار تکمیلی (-β متفاوت ا ست و دارای ساختار مکعبی تری اکسید رنیوم (MoO<sub>3</sub>) میبا شد. در ساختار تکمیلی (-β متفاوت ا ست و دارای ساختار مکعبی تری اکسید رنیوم (MoO<sub>3</sub>) میبا شد. در ساختار تکمیلی (-β متفاوت ا ست و دارای ساختار مکعبی تری اکسید رنیوم (MoO<sub>3</sub>) میبا شد. در ساختار مکعبی میبا شد (-β متفاوت ا ست و دارای ساختار مکعبی تری اکسید رنیوم (MoO<sub>3</sub>) میبا شد. در ساختار تکمیلی (-β متفاوت ا ست و دارای ساختار مکعبی تری اکسید رنیوم (MoO<sub>3</sub>) میبا شد. در ساختار مکعبی میبا شد (MoO<sub>3</sub>) میبا شد. در ساختار مکعبی میبا شد (MoO<sub>3</sub>) میبا شد. در ساختار مکعبی (MoO<sub>3</sub>) میبا شد. در ساختار مکعبی میبا شد (MoO<sub>3</sub>) میبا شد. در ساختار مک

محور c و به اشتراک گذاشتن از لبهها در جهت محور a به وجود میآیند.

فاز شــش گوشــی (h-MoO<sub>3</sub>) توسـط زنجیرههای زیکزاکی از هشــت وجهیهای MoO<sub>6</sub> با به اشتراک گذاری گوشهای در امتداد محور c به هم ، ساخته شده است [۴].

۲-۲-۱ کاربردها

MoO<sub>3</sub> در میان اکسیدهای فلزات واسطه، خواص شیمیایی، الکتریکی و اپتیکی جالبی را از خود نشان می دهد. از جمله ویژگی های برجسته آن فعالیت الکترو شیمیایی بالا، پایداری بالا و چگالی انرژی بالا است که آن را برای کاربردهای صنعتی، به ویژه به عنوان الکترود فعال در باطری های قابل شارژ و قطعات الکتروکرومیک (EC) مفید می سازد. این ماده ویژگی های الکتروکرومیک، فوتوکرومیک و گازوکرومیک خوبی را از خود بروز می دهد، به نحوی که از آن در قطعات نمایشگر الکتروکرومیکی، سوئیچهای نوری و پنجره های هوشمند استفاده می شود [۵].

عنصر فلزی مقاوم مولیبدن با توجه به هدایت الکتریکی و حرارتی خوب، انبساط حرارتی کم، نقطه ذوب بالا، فشار بخار کم، مقاومت در برابر دمای بالا، و مقاومت به سایش بالا در مصارف صنعتی به طور گستردهای استفاده می شود.

۱-۲-۳ روشهای سنتز

انواع مختلفی از روش ها برای کنترل ساختار و مورفولوژی مواد MoO<sub>3</sub> مانند کندوپاش، تبخیر حرارتی، سنتز شیمیایی و روش هیدروترمال [۶]، تبخیر در خلا، کندوپاش، لایهنشانی بخار شیمیایی، الکتروانباشت و روش سل ژل توسعه یافتهاند [۷].

نسبت به روشهای ذکر شده در بالا، ثابت شده است روش هیدروترمال که از محلول در آن

ا ستفاده می شود، فرآیندی موثر و منا سب برای ساخت ساختارهای شبه پایدار جدید با اندازه و ابعاد کنترل شده است [۶].

# ۱–۳ سولفید مولیبدن

## ۱-۳-۱ فلزات واسطه دی کالکوژناید<sup>۱</sup>

گرافن به دلیل ساختار دو بعدی (2D)، ر سانندگی گرمایی و تحرک بالا توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با این حال نقص اصلی آن عدم وجود یک گاف نواری است. به تازگی بسیاری از تحقیقات بر روی پیدا کردن یک ماده 2D جایگزین با یک گاف نواری معین متمرکز شده است به همین دلیل فلزات واسطه دی کالکوژناید مورد توجه قرار گرفتهاند. این مواد دارای ساختار لایهای هستند و گاف نواری آنها از ۱ تا ۲۰ تغییر میکند،که یک شرط کلیدی برای کاربرد در دستگاههای الکترونیکی است [۸, ۹].

فلزات وا سطه دی کالکوژناید ترکیباتی از نوع MX<sub>2</sub> ه ستند که در آن M یک عدصر وا سطه از گروه چهارم، پنجم و ششم از جدول تناوبی و X نشان دهنده انواع کالکوژن Se ·S و Te است [۱۰].

MoS<sub>2</sub> به دلیل در دسترس بودن آن در طبیعت به عنوان مولیبدنیت یکی از فلزات واسطه دی کالکوژناید مورد مطالعه است و از سال ۱۹۶۰ در زمینههای روغن کاری خشک، کاتالیزورها، قطعات فتوولتائیک و باطریها مورد مطالعه قرار گرفته است [۱۰].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> transition-metal dichalcogenides (TMDs)

### ۱–۳–۲ ساختار بلوری

۸/۶۵ nm دارای یک ساختار دو بعدی لایهای مشابه گرافن است و هر لایه حدود MoS2 MoS2 MoS2 دارد. این لایهها با نیروی ضعیف واندروالس در کنار هم نگه دا شته شده اند. هر لایه MoS2 ضخامت دارد. این لایهها با نیروی ضعیف واندروالس در کنار هم نگه دا شته شده اند. هر لایه دارای یک صفحه از اتمهای مولیبدن ا ست که بین دو صفحه از اتم های سولفور فشرده شده ا ست دارای یک صفحه از اتمهای مولیبدن ا ست که بین دو مفحه از اتم های سولفور فشرده شده ا ست که یک مده ا ست که بین دو مفحه از اتم های سولفور فشرده شده ا ست دارای یک صفحه از اتمهای مولیبدن ا ست که بین دو صفحه از اتم های سولفور فشرده شده ا ست دارای یک صفحه از اتمهای مولیبدن ا ست که بین دو مفحه از اتم های سولفور فشرده شده ا ست دارای یک صفحه از اتمهای مولیبدن ا ست که بین دو مفحه از اتم های مولفور فشرده شده ا ست یک ماده با گاف غیر مستقیم ۱/۲ والت، در حالی که MoS2 تک لایه یک ماده با گاف مستقیم ۱/۳ والت، در حالی که MoS2 تک لایه یک ماده با گاف مستقیم ۱/۳ والت، در حالی که ۱/۹ ولی که یک لایه یک ماده با گاف مستقیم ۱/۳ والت، در حالی که ۱/۹ ولی که یک لایه یک ماده با گاف مستقیم ۱/۹ ولی می والفور فشرده شده ا ست که بیک ماده با گاف مستقیم ۱۸۳ ولی که ۱/۹ ولی که ۱/۹ ولی که یک ولی یک ماده با گاف خیر مستقیم ۱/۳ ولی که در حالی که ۱/۹ ولی که ۱/۹ ولی که ۱/۹ ولی یک ماده با گاف مستقیم ۱/۹ ولی که در حالی که در حال یک در حالی که در

#### ۱-۳-۳ کاربردها

فلزات واسطه دی کالکوژناید مانند MoS<sub>2</sub> به علت خواص منحصر به فرد ساختاری، الکترونیکی و نوری توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است. MoS<sub>2</sub> به عنوان یک ماده روان کننده در صنعت از جمله صنعت هوا فضا و به عنوان یک کتالیزور برای گوگرد زدایی<sup>۱</sup> از نفت خام در پالایشگاهها مورد استفاده قرار گرفته است [۹]. تا کنون کاربردهای مختلفی از نانومواد مبتنی بر MoS<sub>2</sub> در زمینههایی مانند ذخیره سازی انرژی، دستگاههای الکترونیکی و مهندسی پزشکی متمرکز شده است [۱۲]. همچنین MoS<sub>2</sub> دارای گستره وسیعی از کاربردهایی مانند باطریهای لیتیومی، سلولهای خور شیدی و حسگرهای گازی نیز میباشد [۱۳].

#### ۱–۳–۴ روشهای سنتز

لایه های نازک MoS<sub>2</sub> را می توان با است فاده از روش های مختلفی مانند روش کندو پاش،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> desulfurization

لایهنشانی لیزری پالسی<sup>۱</sup>، لایهنشانی چرخشی، غوطهوری و لایه نشانی بخار شیمیایی، رسوب الکتروشیمیایی<sup>۲</sup> و روش هیدروترمال میتوان لایهنشانی کرد [۱۶–۲۱]. در بین این روشها روش هیدروترمال به دلیل آن که یک روش ساده، مقرون به صرفه، دارای بازده محصول بالا و با قابلیت کنترل مورفولوژی است، یک روش خوب برای تولید مواد پیشرفته میباشد [۲۲].

#### ۱-۴ مروری بر مقالات

### ۱–۴–۱ سنتز نانوذرات اکسید مولیبدن به روش هیدروترمال

پی جیتاپورن و همکاران لایههای نازک اکسید مولیبدن را به روش هیدروترمال سنتز کردند [۲۳]. روش کار به شرح زیر است:

نخست آمونیوم هپتا مولیبدات تتراهیدرات (NH4)6M07O24.4H2O) ) برای رسیدن به غلظت M ۲۰/۲ با آب ترکیب شد و به مدت ۲۰ دقیقه توسط همزن، همزده شد تا کاملا حل شود. سپس اسید نیتریک (HNO3) به آن اضافه شد و محلول به داخل اتوکلاو تفلونی منتقل شد. در نهایت در دمایی در بازه ۵۵ تا ۲° ۸۵ و به مدت یک ساعت حرارت داده شد. پس از آن رسوب توسط فیلتراسیون جمع آوری و چندین بار توسط آب مقطر و اتانول شسته شد و در نهایت پودر حاصل در یک آون هوای داغ برای چند ساعت خشک شد.

الگوهای XRD از پودرهای MoO3 سنتز شده در دماهای مختلف در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. همه قلههای پراش با فاز شش گوشی خالص استاندارد از JCPDS Card No. 21-0569 (MoO3) سازگار هستند. همانطور که مشاهده می شود با افزایش دمای واکنش شدت پیکها افزایش یافته است،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pulsed laser deposition

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> electrochemical deposition

که نشاندهنده افزایش بلورینگی میباشد .



شكل ۲-۱: الگوهای XRD نمونه های MoO<sub>3</sub> در دماهای واكنش مختلف [۲۳].

شکل ۱–۳ تصاویر SEM از پودرهای h-MoO<sub>3</sub> سنتز شده در دماهای واکنش مختلف را نشان میدهد. ذرات h-MoO<sub>3</sub> صاف میله مانند در دماهای واکنش C° ۵۵-۵۵ تشکیل شده است. با این حال،تودههای متشکل از میلههای درشت یا ذرات به شکل گل درC° ۸۵ (تصویر g و h) تشکیل شد، که به دلیل به حداقل رساندن انرژی سطح است.



شکل ۱-۳: تصاویر SEM از پودرهای سنتز شده در دماهای واکنش مختلف: (a) و (b) ۵۵، (c) و

.[۲۳] ۸۵ °C(g) و(h) ،۷۵ (f) و(e) ،۶۵ (d)

طیف جذب از پودرهای MoO3 سنتز شده در C<sup>°</sup> ۸۵–۵۵ در شکل ۱–۴ نشان داده شده است. برای همه نمونههای h-MoO3 یک جذب قوی در ناحیه UV در کمتر از h-MoO3 مشاهده شد. هنگامی که دمای واکنش افزایش مییابد قله به سمت طول موجهای بلندتر منتقل میشود.



شکل ۱-۴: طیف جذب اپتیکی از نمونه های MoO<sub>3</sub> سنتز شده در دماهای واکنش مختلف [۲۳].

همانطور که در شکل ۱–۵ نشان داده شد. انرژی گاف نواری h-MoO<sub>3</sub> برای نمونه های سنتز شده در ۵۵، ۶۵، ۷۵ و<sup>C</sup> ۵۵ به ترتیب حدود ۳/۲۰، ۳/۱۹، ۳/۱۹ و ۳/۱۴ بدست آمد. گاف نواری h-MoO<sub>3</sub> هنگامی که دمای واکنش افزایش یافته به دلیل افزایش در اندازه دانه، کاهش یافته است.



شکل ۵-۱: نمودار (αhv) بر حسب E برای نمونههای MoO3 سنتز شده در دماهای واکنش مختلف [۲۳].

# MoO3 تهیه و بررسی خواص فیزیکی و حسگری گازی نانوتسمههای

ای.ای. مین و همکارانش تری اکسید مولیبدن را به روش اسپری سنتز کردند [۲۴]. روش تهیه نمونهها به شرح زیر است:

۲۵ ml ۲۵ از محلول MoCL<sub>5</sub> MoCL<sub>5</sub> با حل کردن g ۲/۲۷ از پودر MoCL<sub>5</sub> با حل کردن g ۱/۰۹ از محلول MoCL<sub>5</sub> با حل کردن g ۱/۰۹ از MoCL<sub>5</sub> با حل کردن g ۱/۰۹ از پودر MoCL<sub>5</sub> با حل کردن g ۲۰۹ از محلول می با حل کردن g ۱/۰۹ از پودر MoCL<sub>5</sub> با حل کردن g ۲۰۹ از با تم محلول تهیه شده بر روی شیشههای از جنس سودالایم<sup>۱</sup> در دمای بهینه زیرلایه C<sup>\*</sup> ۲۰۰ اسپری گردید. فاصله نازل با زیرلایه شیشههای از جنس سودالایم<sup>۱</sup> در دمای در نظر گرفته شد.

شکل ۱-۶ الگوهای XRD از لایههای نازک MoO<sub>3</sub> با ضخامتهای مختلف لایهنشانی شده در دمای بهینه C ۴۰۰ را نشان میدهد.



شکل ۱-۶۰ الگوهای XRD از لایه های نازک MoO<sub>3</sub> در دمای بهینه ℃ ۴۰۰ و ۳۰ شکل ۱-۶۰ الگوهای XRD و (۲۰ مای بهینه ۲۰ ۴۰۰ [۲۴]. و ضخامتهای مختلف: (a) ۴۷۰، (b) ۴۷۰، (c) ما ۶۱۲ nm (c)، (c) و (d)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> soda lime glass (SLG)

شکل (a-d) ۱ – ۲ تصاویر FESEM از لایههای نازک MoO<sub>3</sub> با ضخامتهای مختلف لایهنشانی شده در دمای زیرلایه <sup>°</sup>C ۲۰۰ را نشان میدهد.



شکل ۱-۲: تصاویر FESEM از لایه های نازک MoO<sub>3</sub> با ضخامت های مختلف: (a) FESEM شکل ۱-۲: تصاویر ۲۰ ۴۷۰ nm (a). (b) ۶۳۳ nm (b) و (c) ۵۹۰ nm (b)

مشاهده می شود که با افزایش ضخامت لایه از ۴۷۰ تا ۳۳ مه این نانوتسمه ای بیشتر مواد منجر به تجمع نامنظم نانوتسمه ها شده است که به دلیل همپوشانی نانوتسمه ها می باشد.

شکل ۱–۸ محورهای <sup>2</sup>(αhv) و انرژی فوتون لایههای نازک MoO<sub>3</sub> با ضخامتهای مختلف لایه نشـانی شـده در دمای زیرلایه بهینه C<sup>°</sup> ۴۰۰ را نشـان میدهد. برای گذار مجاز مسـتقیم، انرژی گاف نواری (E<sub>g</sub>) لایههای نازک MoO<sub>3</sub> لایه نشانی شده با ضخامت ۴۷۰، ۵۹۰، ۶۱۲ و mm ۶۳۳ به ترتیب nm آمد. م شاهده می شود با افزایش ضخامت لایه از ۴۷۰ تا mm ۶۳۳، انرژی گاف نواری از ۳/۴۰ به ۳۷ ۳/۳۸ کاهش مییابد. کاهش در انرژی گاف نواری به تغییر در یکنواختی و تبلور لایههای نازک نسبت داده شده است. افزایش اندک انرژی گاف نواری به ۳/۴۰ eV برای لایه با ضخامت ۶۱۲nm، به کاهش در حفرههای اکسیژن مربوط می شود.



شکل ۱-۸: محورهای <sup>2</sup>(hvα) و انرژی فوتون از لایه های نازک MoO<sub>3</sub> تهیه شده در دمای زیرلایه بهینه C° ۴۰۰ و ضخامت های مختلف: (a) ۴۷۰ nm (a) و (d) ۶۱۲nm (c) و (d) ۶۳۳ nm (d) و (d)

شکل ۱-۹ منحنی پا سخ گاز NO<sub>2</sub> را در غلظت ppm و دمای کار C<sup>°</sup> ۲۰۰ برای لایههای نازک MoO<sub>3</sub> با ضخامتهای مختلف در دمای زیرلایه C<sup>°</sup> ۴۰۰ را نشان می دهد. مقادیر پاسخ گاز برای ضخامتهای ۴۷۰، ۵۹۰، ۵۹۰ و mr ۹۳۳ به ترتیب ۴۰/۳, ۵۶, ۶۸ و ۷/۳ ٪ بدست آمد. پاسخ گازی کمتر برای ضخامتهای ۴۷۰ و A۹۰ nm به دلیل پایین تر بودن مقادیر زبری سطح و بلورینگی لایهها می باشد. برای ضخامت لایه mr ۲۱۳، پاسخ گاز NO<sub>2</sub> بیشینه مقدار ۶۸ ٪ را دارد، که به دلیل NO<sub>2</sub> تبلور بالاتر و زبری سطح نسبتا بالا است که جایگاههای بیشتری را برای جذب مولکول های NO<sub>2</sub>



شکل ۱-۹: منحنی پاسخ گاز NO<sub>2</sub> در غلظت ۱۰۰ ppm و دمای کار ℃ ۲۰۰ برای لایههای نازک MoO<sub>3</sub> با ضخامت های مختلف در دمای زیرلایه ℃ ۴۰۰ [۲۴].

برای بهینه سازی دمای عملیاتی، پا سخ گاز لایه نازک MoO<sub>3</sub> برای غلظت MoO گاز NO کار در دماهای عملیاتی مختلف از ۱۵۰ تا C<sup>°</sup> ۲۵۰ اندازه گیری شد. منحنی پاسخ گاز NO با غلظت ppm در دماهای عملیاتی مختلف از ۱۵۰ تا C<sup>°</sup> ۲۵۰ اندازه گیری شد. منحنی پاسخ گاز NO2 با غلظت nm ۱۰۰ برای لایه MoO3 با ضخامت nm ۲۰۱۰، لایه نشانی شده در دمای بهینه C<sup>°</sup> ۲۰۰ و در دماهای عملیاتی مختلف در شکل ۱–۱۰ نشان داده شده است. پاسخ گاز NO2 از ۸/۸ تا ۶۸٪ با افزایش دمای کار از ۱۵۰ تا C<sup>°</sup> ۲۰۰۲ افزایش و سـپس به ۲۸/۵ ٪ برای C<sup>°</sup> ۲۵۰ کاهش یافت. لایه با ضـخامت nm ۱۰۰ بالاترین پا سخ به گاز NO2 (۶۸٪) را در C<sup>°</sup> ۲۰۰۲ نشان داد. بنابراین دمای کار بهینه C<sup>°</sup> ۲۰۰۲ در اندازه گیری حسگری گاز استفاده شد.


شکل ۱۰-۱۱: منحنی پاسخ گاز NO<sub>2</sub> در غلظت ۱۰۰ ppm برای لایه نازک MoO<sub>3</sub> با ضخامت NO<sub>2</sub> در دمای زیرلایه بهینه °۴۰۰° و در دماهای کار حسگری : (a) ۱۵۰ ، (b) ۲۰۰ و (c) °C (C) [۲۴].

منحنیهای پا سخ گاز برای لایه MoO3 با ضخامت NT NT لایه نشانی شده در دمای زیرلایه بهینه <sup>C</sup> ۲۰۰ و در دمای کار حسـگر <sup>C</sup> ۲۰۰ برای غلظتهای مختلف گاز NO2 در شـکل ۱–۱۱ نشان داده شده است. مشاهده می شود با در معرض گذاشتن سطح حسگر به گاز MO2، پا سخ گاز از ۱۶/۵ تا ۶۸ ٪ با افزایش غلظت گاز از ۲۰ تا ppm ۱۰۰ افزایش یافته است. پا سخ گاز 20۸ از حسگر ۱۶/۵ تا ۶۸ ٪ با افزایش غلظت گاز از ۲۰ تا ppm ۱۰۰ افزایش یافته است. پا سخ گاز محاک ۸۰ زا در ۲۰ مازی ۲۰ مازی ۲۰ مازی ۲۰ ماز ۲۰۰ افزایش یافته است. پا سخ گاز ماز ۲۰ ماز ۱۹۶ و ۶۸ ٪ بد ست آمد. با افزایش غلظت گاز از ۲۰ تا ppm ۱۰۰ فزایش یافته است. پا سخ گاز ۱۹۵۵، ۲۳، ۵۲/۵ سطح بزرگتری را برای جذب سطحی در اختیار دارند، واکنشهای سطحی بر روی سطح لایه افزایش مییابد. برای غلظت آلز ۱۰۰ مازی ۱۰۰ مازی مولکولهای گاز بر روی سطح حسگر به حسان می می باین مازی ۲۰ مازی به دایل آنکه میزان مولکولهای گاز بر روی سطح حسگر به کمتر است که منجر به افزایش غیر خطی در پاسخ تا ۶۸٪ میشود.



شکل ۱۱-۱: منحنی های پاسخ گاز برای لایه MoO<sub>3</sub> با ضخامت ۶۱۲ nm لایهنشانی شده در دمای زیرلایه بهینه ℃ ۴۰۰ و در دمای عملیاتی ℃ ۲۰۰ برای غلظتهای مختلف گاز NO<sub>2</sub>].

### ۲−۴−۱ سنتز نانو گلهای MoS<sub>2</sub> به روش هیدروترمال

تانگ گوگانگ و همکاران نانوگلهای MoS<sub>2</sub> را به روش هیدروترمال سنتز کردند [۲۵]. روش تهیه نمونهها به شرح زیر است:

۵۰ mL و NH2 N2S و NH2 OH.HCL و NH2 N2S از NH2 MOO4 و NH2 N2S در ۵۰ mL در ۸۰ آب مقطر حل شد و سپس در حین همزدن g ۰/۱۸ از ستیل تری متیل آمونیوم برومید<sup>۱</sup> (CTAB) به

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> cetyl trimethylammonium bromide

صورت تدریجی به محلول اضافه گردید و پس از آن mol/L HCL ۲ به محلول اضافه شد (pH= ۶). سپس محلول به اتوکلاوی با ظرفیت nL ۱۰۰ انتقال داده شد و در دمای C° ۱۸۰ به مدت ۲۴ ساعت نگهداری شد. سپس رسوب سیاه توسط سانتریفیوژ جمع آوری شد و با آب مقطر و اتانول شستشو داده و در نهایت در خلا در C° ۶۰ و به مدت ۱۰ ساعت عمل خشکسازی انجام شد.

الگوهای XRD از نمونه MoS2 سنتز شده در شکل ۱–۱۲ (الف) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود همه قله های پراش مشاهده شده مربوط به فاز شش گوشی MoS2 می باشد و هیچ قلهای از سایر ناخالصی ها در الگوی XRD مشاهده نشد، که این نشان می دهد نمونه بلوری است.



شكل IT-1: (الف) الكوى XRD (ب)EDS از نانوكلهاي MoS<sub>2</sub> بدست آمده [۲۵].

نتایج EDS از نمونه در شکل ۱–۱۲ (ب) نشان داده شده است، که بیانگر وجود عناصر Mo و S در نمونهها میباشـد. علاوه بر این نسـبت اتمی Mo به S حدود۱: ۱/۹۸ اسـت که بسـیار نزدیک به استوکیومتری از MoS2 است.

تصاویر SEM از نمونه MoS2 آماده شده، در شکل ۱–۱۳ (الف و ب) نشان میدهند محصول

دارای یک ساختار گل مانند با اندازه حدود ۱ تا ۲ µm ۲ است. به وضوح دیده می شود نانوگلها از نانو صفحات نامنظم تشکیل شدهاند. شکل ۱–۱۳ (ج) یک تصویر TEM از نانوگلهای MoS<sub>2</sub> را نشان می دهد که با نتایج SEM مطابقت دارد.





شکل ۱-۱۳: تصاویر (الف و ب) SEM، (ج) TEM از نانوگلهای MoS<sub>2</sub> تهیه شده [۲۵].

برای درک بهتر سازو کار تشکیل MoS<sub>2</sub>، نمونهها در فواصل زمانی مختلف زمان هیدروترمال بررسی شدند. همانطور که در شکل ۱–۱۴ (الف) نشان داده شده است، نانوذرات با قطر nm ۲۰–۵ در زمان هیدروترمال ۶ ساعت بدست آمد. علاوه بر این برخی از ساختارهای ورقهمانند نیز همزمان با نانوذرات بدست آمد. همانطور که در شکل ۱–۱۴ (ب) نشان داده شده است، با افزایش زمان واکنش هیدروترمال تا ۱۲ ساعت، نانوصفحات شروع به گرد هم آمدن کردند و ساختارهای گلمانند ظاهر گردید. پس از جمع شدن تدریجی نانو صفحات ی MoS در نهایت نانوگلها تولید شد و تقریبا هیچ نانوذرات MoS<sub>2</sub> را نمی توان مشاهده کرد. با افزایش زمان واکنش هیدروترمال MoS<sub>2</sub> تا ۴۸ ساعت، ساختار نانوگل بلوری پدید آمد (شکل۱–۱۴ (ج))



شکل ۱-۱۴: تصاویر TEM از نمونه های MoS<sub>2</sub> بدست آمده تحت زمان های مختلف واکنش هیدروترمال (الف) ۶، (ب) ۱۲ و (ج) ۴۸ ساعت [۲۵].

## ۱-۵ جمع بندی

در این فصل به مطالعه ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی، ساختار، روشهای سنتز و کاربردهای دو ترکیب مولیبدن (اکسید مولیبدن و دی سولفید مولیبدن) پرداخته شد. همانگونه که ا شاره شد اکسید مولیبدن یک نیمر سانا با گاف نواری در محدوده ۲/۸ <sup>تا</sup> ۳/۶ eV است و دارای کاربردهایی در باطریهای قابل شارژ، قطعات الکتروکرومیک (EC)، سوئیچهای نوری و پنجرههای هوشمند می باشد. همچنین 20S2 نیمرسانای با گاف در محدوده ۱/۲ تا ۱/۹ eV است و عمدهترین کاربردهای آن روانکاری، گوگرد زدایی از نفت خام، ذخیره سازی انرژی و د ستگاههای الکترونیکی میبا شد. سپس مروری بر مقالات روشهای رشد اکسید مولیبدن و دی سولفید مولیبدن صورت پذیرفت. تغییر پارامترهای رشد تاثیر بسزایی در ساختار، ریخت شناسی و ترکیب شیمیایی مواد به وجود میآورد که منجر به تغییر در خواص فیزیکی، شیمیایی و حسگری میشود.

# فصل دوم: روشهای مشخصه یابی و اندازه گیری

حسگری نمونهها

#### ۲-۱ مقدمه

امکان بررسی ویژگیهای فیزیکی ماده و ارتباط بین پارامترهای تجربی و ویژگیهای بدست آمده از ماده، به تجهیزات و روشهای مشخصهیابی فیزیکی وابسته است. در این فصل به مطالعه روشهای لایهنشانی و روشهای مشخصهیابی به کار رفته در این پایاننامه، از جمله میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیفنگاری نوری (UV-Vis) و فوتولومینسانس (PL) پرداخته میشود.

## ۲-۲ روشهای رشد لایههای نازک

امروزه استفاده از لایههای نازک در تکنولوژی مدرن گسترده شده است. روشهای به کار برده شده برای لایهنشانی لایه نازک میتواند به دو دسته روشهای لایهنشانی فیزیکی و شیمیایی تقسیم شود. روشهای فیزیکی عبارتند از: رسوبگذاری بخار فیزیکی، سایش لیزری، روآراستی با پرتو مولکولی و کندوپاش. روشهای شیمیایی شامل لایهنشانی بخار شیمیایی و روآراستی با لایه اتمی، اسپری پایرولیزیز، سل ژل، پوششدهی چرخشی و غوطه وری میباشد [۲۶]. در این پایاننامه از روشهای ا سپری پایرولیزیز و هیدروترمال ا ستفاده شد که جزء روشهای شیمیایی میباشد.

## ۲-۳ دستگاه افشانه پایرولیزیز

شکل( ۲-۱) تصویر دستگاه افشانه پایرولیزیز (مدلSpray Coating System.S.C.S.86) مورد استفاده در این پژوهش را نشان میدهد. بهطور کلی در این روش، یک محلول شیمیایی با ترکیب معدنی یا آلی-فلزی تهیه شده و بر روی یک سطح داغ افشانده می شود و در نتیجه با انجام یک واکنش شیمیایی در سطح زیرلایه، یک لایه نازک از مواد هدف تولید می گردد.



شکل ۲-۱: دستگاه افشانه پایرولیزیز استفاده شده در این تحقیق موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود

از مزایای این روش می توان به عدم نیاز به خلاء، پوش شدهی زیرلایههای با هندس ه مختلف، پوشش دهی یکنواخت و با کیفیت بالا و ارزان بودن اشاره کرد [۲۷]. در این دستگاه محلول تحت فشار گاز حامل تنظیم شده از استوانه بالای نازل خارج شده و به صورت ذرات بسیار ریز به سطح زیر لایه داغ می رسد.

#### ۲-۴ روش هیدروترمال

روش هیدروترمال یکی از قویترین و پرکاربردترین روشهای از پائین به بالا برای تولید نانوساختارها است که به خاطر ساده و مقرون به صرفه بودن امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۲۸]. به طور کلی، در این روش ابتدا واکنش دهندهها در حلال مناسب حل میشوند، سپس محلول مواد اولیه درون اتوکلاو ریخته شده و عایقبندی میشود و اتوکلاو حاوی محلول واکنش دهندهها تا دمای مناسب حرارتدهی میشود. در اثر این حرارتدهی فشار درون اتوکلاو بالا رفته و شرایط مناسب برای واکنش پیش مادهها فراهم می شود. پس از گذشت زمان کافی برای انجام واکنش شیمیایی درون اتوکلاو، حرارت دهی متوقف می شود و محصول نهایی در صورت نیاز برای خشک یا کلسینه شدن حرارت دهی می شوند. از مزایای روش هیدروتر مال به عدم هدر رفت مواد اولیه، کنترل آسان، محصولات یکنواخت، آلودگی هوای کمتر، مصرف انرژی پایین می توان اشاره کرد [۲۸].

در این تحقیق از روش هیدروترمال به منظور سنتز لایههای نازک اکسید مولیبدن بر روی زیر لایههایی که توسط نگهدارنده که از جنس تفلون PTF و دارای مقاومت زیاد در برابر دما و محیط های اسیدی میباشد استفاه گردید.

## ۲-۵ میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدانی

امروزه روشهای مختلفی جهت شناسایی و آنالیز مواد وجود دارد که یکی از معروفترین آنها، روشهای میکروسکوپی میباشد. میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدانی (FESEM) که از گروه میکروسکوپهای الکترونی است و از معروفترین روشهای میکروسکوپی به شمار میرود. مبنای عملکرد این میکروسکوپ، برهم کنش پرتوی الکترونی با ماده است. بمباران نمونه با پرتوی الکترونی سبب می شود تا از نمونه الکترونها و فوتونهایی خارج و به سمت آ شکار سازها رها شوند که در آن قسمت تبدیل به سیگنال می شوند [۲۹, ۳۰].پرتوهای خروجی از این برهمکنش میتواند جهت آنالیز مورد استفاده قرار گیرد.

از جمله روشهای شناسایی که در میکرو سکوپهای الکترونی استفاده می شوند، طیف سنجی تفکیک انرژی (EDX) میباشد. در سیستم EDX، نمونه به وسیله پرتو الکترونی بمباران می شود. در اثر برخورد الکترونها به نمونه، برخی از الکترونهای اتم از جای خودشان خارج می شوند. برای رسیدن اتم به حالت تعادل، الکترون از ترازهای بالاتر به محل خالی ایجاد شده مهاجرت کرده، جای خالی را پر می کند. برای انجام این عمل، الکترونهای تراز بالاتر که دارای انرژی بی شتری ه ستند، باید بخشی از انرژی خود را از دست بدهند تا به سطح انرژی تراز جدید رسیده، پایدار شوند که در این حالت، انرژی به صورت پرتو X منت شر می شود. از طرفی، اتمهای هر عنصر در حین انتقال از ترازی به تراز دیگر، پرتو X با مقدار انرژی منحصر به فرد از خود شان ساطع میکنند. بنابراین با اندازه گیری مقدار انرژی پرتو X آزاد شده در حین بمباران الکترونی یک نمونه، میتوان نوع اتم موجود در آن را مشخص نمود که نتایج آن به صورت یک طیف EDX نشان داده میشود.

در این تحقیق از دســـتگـاه میکروســکوپ الکترونی اثر میـدانی (FESEM) مـدل (MIRA3TESCAN-XMU) اســـتفاده شـــد. همچنین برخی از نمونه ها با دســـتگاه SEM مدل (VEGA\\TESCAN-LMU) آنالیز شد.



شکل ۲-۲: تصویر FESEM موجود در مرکز پژوهش متالوژی رازی

# X مطالعه پراش پرتو

پراش اشعه ایکس (XRD) روشی قدیمی و پرکابرد در بررسی ویژگیهای بلورها میباشد. XRD برای تعیین پارامترهای ساختار بلوری از قبیل ثابت شبکه، هندسه شبکه، تعیین کیفی مواد ناشناس، تعیین فاز بلوری، تعیین اندازه بلورکها، جهتگیری تک بلور، کرنش، تنش، عیوب شبکه و غیره قابل استفاده میباشد.

زمانی که پرتوهای ایکس از یک مانع و یا منفذی که اندازهی آن در حدود طول موج پرتو است

عبور میکنند در جهات مختلف پراشیده میشوند و شدت آنها تغییر میکند.

براگ نخستین کسی بود که رابطه بین زاویهی برخوردی پرتو و صفحات بلوری نمونه را با چگونگی تداخل پرتوها کشف کرد. این رابطه مطابق فرمول زیر است:

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$
 (1-7)

در این رابطه عدد صحیح n عدد پراش،  $\lambda$  طول موج پرتوی ایکس(Å  $\lambda = 1/2$ ۴۰۶ Å)، فاصله بین صفحات بلوری (شامل اتم، مولکول یا یون) و  $\theta$  زاویه بین محور پرتو و صفحه بلوری (زاویه براگ) است. از قانون براگ در تحلیل دادههای XRD استفاده می شود. همچنین می توان با استفاده از رابطه زیر پارامترهای شبکه a, b, c مربوط به فاز شش گوشی را بدست آورد [۲۳]:

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{4}{3} \left[ \frac{h^2 + hk + k^2}{a^2} \right] + \frac{l^2}{c^2}$$
(Y-Y)

اندازه بلورکها با استفاده از رابطه موسوم به فرمول دبای شرر محاسبه می شود [۳۱]:
$$D = \frac{K\lambda}{\beta\cos\theta}$$
 (۳-۲)

که در این رابطه D اندازه بلورکها برحسب k=۰/۹۴ ،nm ثابت شرر، θ زاویه پراش براگ، λ طول موج پرتو X بر حسب nm وβ بزرگی تمام پهنا در نیمه بیشینه (FWHM) بر حسب رادیان است.

با توجه به دادههای مربوط به آنالیز ساختاری میتوان کمیتهای دیگری مانند کرنش  $\mathfrak{s}$  و چگالی در رفتگی  $\delta$  بر حسب  $2^{-}$ (nm) را نیز محاسبه کرد. کرنش که از بزرگی تمام پهنا در نیمه بیشینه قلههای متعلق به الگوهای پراش نمونهها به دست میآید با رابطه زیر بیان میشود [۳۱]:

$$\varepsilon = \frac{\beta \cos \theta}{4} \tag{(f-T)}$$

همچنین چگالی در رفتگی  $\delta$  که به عنوان طول خطوط در رفتگی در واحد حجم بلور تعریف

میشود از رابطه زیر محاسبه میشود که در آن (D(nm اندازه بلورک نمونه میباشد [۳۱].

$$\delta = \frac{1}{D^2} \tag{(\Delta-T)}$$

#### ۲-۷ مشخصه یابی نوری

مطالعه برهمکنش تابش الکترومغناطیسی با ماده طیفسنجی (اسپکتروسکوپی) نامیده می شود. میدان الکتریکی مربوط به تابش الکترومغناطیسی باعث به وجود آمدن پدیده هایی مانند عبور، بازتاب، شکست و جذب در هنگام برهمکنش با ماده می شود.

تقریبا تمامی الکترونهای موجود در اتمها، یونها و مولکولها در دمای اتاق، در پایدارترین تراز انرژی خود هستند و اصطلاحاً گفته میشود که ماده در حالت پایه قرار دارد. اگر به هر نحوی (گرمایی، نوری، الکتریکی و واکنش شـیمیایی) الکترونهای ماده برانگیخته شـوند، به ترازهای انرژی بالاتر خواهند رفت و در این حالتها اصطلاحاً گفته میشـود که ماده در حالت برانگیخته قرار دارد. گاهی اوقات انرژی وارد شده در حدی است که باعث جدا شدن الکترون از ماده و یونش میشود [۳۲].

در این پایاننامه از دستگاه طیف سنج مدل (Shimadzu UV-Vis. 1800) برای مشخصهیابی نمونهها استفاده گردید (شکل ۲–۳). این دستگاه شامل دو جایگاه است که اولی برای نمونه لایهنشانی شده و دیگری زیرلایه میبا شد. این د ستگاه در گ ستره طول موجی nm ۱۱۰۰–۳۰۰ در صد عبور، بازتاب و میزان جذب نمونه را میدهد. با استفاده از این دادهها میتوان برخی ویژگیهای نوری ماده از جمله ضریب جذب، ضریب خاموشی، ضریب شکست و گاف نواری نمونهها را بدست آورد.

ضریب جذب (
$$\alpha$$
) از لایه ارا می توان با استفاه از قانون بیر-لمبرت محاسبه کرد [۳۳]: $lpha=2.303~rac{A}{a}$ 

که در این رابطه A جذب اپتیکی،  $\alpha$  ضریب جذب و d ضخامت لایهها بر حسب cm است.



شکل ۲-۳: تصویر دستگاه طیف سنجی موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود

هرگاه انرژی فوتون فرودی (hv) از انرژی گاف نواری بیشتر یا برابر با آن باشد، فوتونها جذب می شوند و الکترونها به حالتهای خالی در نوار رسانش برانگیخته می شوند. رابطه ضریب جذب (α) با گاف نواری E<sub>g</sub> ماده طبق رابطه زیر می باشد:

$$(\alpha h\nu) = A_n (h\nu - E_g)^n \qquad (V-T)$$

در این رابطه An عددی ثابت و  $E_g$  انرژی گاف نواری نوری است. برای گذار مستقیم مجاز ضریب n برای گذار با گاف نواری  $E_g$  مربوط به گذار با گاف نواری n می باشد. مقدار  $E_g$  مربوط به گذار با گاف نواری مستقیم می تواند توسط  $(\alpha \ hv)^2$  مستقیم می تواند توسط ا

$$(\alpha hv)^2 = A_n (hv-E_g)$$
 A:cte (A-T)

مقدار گاف نواری با استفاده از برونیابی نمودار در ناحیه خطی و تقاطع آن با محور افقی بدست می آید [۳۴].

### ۲-۸ فوتولومینسانس

فوتولومینسانس از روشهایی است که بطور گستردهای برای مشخصهیابی نیمر ساناها استفاده می شود. در آزمایش فوتولومینسانس یک منبع نور با انرژی های فوتون بزرگتر از گاف نواری برای ایجاد زوج الکترون و حفره استفاده می شود. همانطور که در شکل (۲-۴) نشان داده شده است الکترون ها و حفره ها، تو سط گسیل فونون ها به انرژی های پایین تر می رسند. الکترون ها و حفره های بازتر کیب شده، فوتون هایی را تولید می کنند که آشکار سازی می شوند. الکترون ها و حفره ها می توانند از طریق فرآینده های زیر بازتر کیب شوند [۳۵]:

- در بازتر کیبی باند به باند، الکترون ها و حفره ها مستقیما از نوار های رسانش و ظرفیت بازتر کیب می شوند.
  - بازترکیبی بعد از تشکیل اکسیتونهای آزاد
- اکسیتونها میتوانند توسط نوارهایی که توسط ناخالصیهای دهنده و پذیرنده ایجاد میشود
  به دام انداخته شوند که گذار اکسیتونی از نوار دهنده یا گذار اکسیتونی از نوار پذیرنده را
  ایجاد می کنند.

این روش علاوه بر ساده و غیر مخرب بودن در مقایسه با سایر روشهای آنالیز نوری حساسیت کمتری به تنظیم پرتو، صافی سطح و ضخامت نمونه دارد. طیف فوتولومینسانس اطلاعات مفیدی در مورد ساختار نواری و ترازهای انرژی در ماده میدهد [۳۶].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> donor-bound-excitons

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> acceptor-bound-excitons



شکل ۲-۴: فرآیندهایی که الکترونها و حفرهها میتوانند به وسیله آنها بازترکیب شوند [۳۵].

در این پایان نامه از دستگاه طیف سنج فوتولومینسانس مدل ( Fluoro Spectrophotometer, ) ( Spectro-96) با طول موج تحریک nm ۲۳۰ برای مشخصه یابی نمونه ها استفاده گردید (شکل ۲-۵).



شکل ۲-۵: تصویر دستگاه طیف سنجی فوتولومینسانس موجود در دانشگاه گلستان

# ۲-۹ ویژگیهای حسگری گازی

همه صنایع به نحوی بر روی محیط زیست تاثیر می گذارند. از مواد زائد جامد صنعتی گازهای سمی مختلفی از جمله CO، H<sub>2</sub>، بنزن، NH<sub>3</sub>، یار و ترکیبات گوگرد منت شر می شود و همچنین از خودروها نیز گازهایی مانند H<sub>2</sub>S آزاد می شود که هوا را آلوده می کنند. قرار گرفتن بدن انسان در معرض این گازهای خطرناک باعث بیماری های مختلف، تنگی نفس، تهوع و در بدترین مورد باعث مرگ می شود.

تحقیقات زیادی برای طراحی حسگرهای گازی کوچک و مقرون به صرفه که دارای حسا سیت بالا، گزینش و ثبات با توجه به کاربرده داده شده ه ستند، انجام شده ا ست. علاوه براین یک حسگر ایدهآل باید به اندازه ای که ممکن است کوچک، پایدار در طیف گسترده ای از دماها و محیطها، ارزان و قابل استفاده برای زمانی طولانی باشد [۳۷].

یک قطعه حسگری به طور معمول شامل قسمتهای زیر است [۳۸]:

- زيرلايه
- لایه حساس لایهنشانی شده
- الكترودها براى اندازه گيرى ويژ گىهاى الكتريكى
- هیتر که دستگاه به وسیله آن گرم می شود، که توسط یک لایه عایق الکتریکی از لایه حسگر
  و الکترودها جدا می شود.

هنگامی که حسگر در هوا نگه داشته می شود، همانطور که در شکل ۲-۶ نشان داده شده است، مولکولهای اکسیژن در سطح حسگر جذب سطحی می شوند (معادله ۲-۹) و الکترونها را از نوار رسانش به دام می اندازد. این امر منجر به یک خمش نواری به سمت بالا و یک ناحیه خالی از الکترون در ناحیه سطحی حسگر تشکیل می شود و سد پتانسیل را افزایش می دهد. پس از آن مقاومت حسـگر افزایش می یابد [۳۹]. ناحیه تهی از الکترون اصطلاحا لایه ی بار فضایی نامیده می شود که ضخامت آن برابر طول ناحیه خمش نواری می باشد [۴۰]. در دماهای مختلف، مولکول اکسیژن بر اساس روابط زیر جذب سطح اکسید فلزی می شود:

$$O_2(gas) \leftrightarrow O_2(ads) \tag{9-7}$$

$$O_2(ads) + e^- \leftrightarrow O_2^-(ads) \quad (T < 100 \,^\circ\text{C}) \tag{1.-7}$$

$$O_2^-(ads) + e^- \leftrightarrow 20^- (ads) \quad (100 \,^{\circ}\text{C} < T < 300 \,^{\circ}\text{C}) \quad (11-7)$$

$$O^{-}(ads) + e^{-} \leftrightarrow O^{2-}(ads) \quad (T > 300 \,^{\circ}\text{C})$$
 (17-7)

به محض اینکه ماده در محیط گاز کاهنده قرار می گیرد، گاز کاهنده توسط اکسیژن جذب شده اکسید می شود و منجر به آزاد شدن الکترون و بر گرداندن به نوار ر سانش می شود. بنابراین مقاومت کاهش خواهد یافت [۴۱]. به طور کلی واکنش گازهای کاهنده با مولکولهای اکسیژن که در سطح حسگر جذب سطحی می شوند را با رابطه زیر می توان نشان داد:

$$R + O^{-}(ads) \rightarrow RO + e^{-} \qquad (17-7)$$

که در این رابطه R گاز کاهنده و (ads) $O^-(ads)$  یون اکسیزن جذبی و  $e^-$  الکترون آزاد *می باشد.* 



شکل ۲-۶: طرحی از خمش نواری ، E<sub>v</sub> ،E<sub>c</sub> و E<sub>r</sub> به ترتیب انرژی نوار رسانش، انرژی نوار ظرفیت و انرژی . تراز فرمی است در حالی که ۸ air ضخامت لایه بار فضایی است و eV<sub>surface</sub> نشان دهنده سد پتانسیل است [۴۰].

$$S(\%) = (R_a - R_g)/R_a \times 100 = \Delta R/Ra \times 100$$
 (14-7)

در روشی که بر پایه اندازه گیری مقاومت و جریان الکتریکی میباشد ابتدا لایه نازک اکسید فلزی با استفاده از یک اتصال اهمی به یک الکترود متصل می شود که در این تحقیق الکترود گذاری با استفاده از دستگاه کندوپاش DC موجود در آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شاهرود صورت پذیرفت.

برای بررسی ویژگیهای حسگری گازی نمونه از دستگاهی استفاده شد که در دانشگاه صنعتی شاهرود طراحی و ساخته شد. دستگاه شامل یک حرارت دهنده متصل به کنترل کننده دما برای گرم کردن زیرلایه می با شد. جهت اندازه گیری مقاومت نمونه اتصالات اهمی تو سط سیم های فلزی به دو سر مولتی متر متصل شدند. برای ورود و خروج گاز روزنههایی در نظر گرفته شد. همچنین برای ثبت اطلاعات مولتی متر، از یک کامپیوتر و نرم افزار مربوط به مولتی متر استفاده شد. تصویر د ستگاه مورد

استفاده در شکل (۲-۷) نشان داده شده است.



شکل ۲-۲: دستگاه حسگری طراحی و ساخته شده در آزمایشگاه نانوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

## ۲-۱۰ جمع بندی

در این فصل روش های افشانه پایرولیزیز و هیدروتر مال مورد مطالعه قرار گرفت. در ابتدا مقدمهای بر روشهای لایهنشانی افشانه پارولیزیز و هیدروتر مال بیان شد و در نهایت نیز مروری بر برخی روشهای مشخصهیابی و د ستگاههای مورد ا ستفاده در این پایان نامه انجام شد. در این فصل تو ضیح مختصری درباره پراش پرتو X، د ستگاه FESEM، م شخصهیابی نوری نمونهها، طیف نگاری فوتولومینسانس و نحوه بد ست آوردن برخی کمیتهای مهم از جمله اندازه بلورک و گاف نواری آورده شد.

# فصل سوم: نتایج و بحث

۳-۱ مقدمه

در این فصل به بررسی فعالیتهای تجربی انجام شده در این پایاننامه پرداخته می شود. ویژگیهای فیزیکی و نوری لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده با روشهای ا سپری پایرولیزیز و هیدروترمال و نمونههای دی سولفید مولیبدن تهیه شده با روش هیدروترمال مورد مطالعه و تفسیر قرار می گیرد. ویژگیهای فیزیکی مطالعه شده شامل ریخت شناسی سطح با استفاده از تصاویر SEM و FESEM ویژگیهای ساختاری نمونه ها با استفاده از الگوی پراش پرتو X (XRD) و بررسی ویژگیهای نوری نمونه ها با استفاده از طیفهای عبوری، جذب، بازتاب و فوتولومینسانس می با شد. در نهایت ویژگیهای حسگری گازی نمونه های اکسید مولیبدن سنتز شده با روش اسپری پایرولیزیز بررسی می شود.

۲-۳ ر شد لایههای نازک MoO<sub>3</sub> با روش اف شانه پایرولیزیز و برر سی تاثیر فشار گاز حامل

۳-۲-۱ تهیه محلول اولیه

برای ته یه لا یه های نازک اکسیید مولیبدن، از پودر آمونیوم هپتامولیبدات تتراهیدرات . (NH4)6M07O24.4H2O)) به عنوان ماده اولیه و از آب سه بار تقطیر به عنوان حلال استفاده شد. فرآیند کلی واکنش و تشکیل اکسید مولیبدن با رابطه (۴–۱) داده شده است [۴۳].

$$(NH_4)_6 Mo_7 O_{24} \cdot 4H_2 O \xrightarrow{450^{\circ}C} 7MoO_{3(s)} + 6NH_{3(g)} + 7H_2 O_{(g)}$$
(1-\varphi)

محلول بدست آمده محلولی بیرنگ و کاملا شفاف است. در این پژوهش به بررسی اثر فشار گاز حامل بر ویژگیهای فیزیکی و نوری لایههای نازک اکسید مولیبدن پرداخته شید. چهار نمونه با فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar) آماده گردید و به ترتیب به نامهای SMP1.8. SMP2.2 ه SMP2.2 نامگذاری شد.

#### پارامترهای لایهنشانی:

در تمام آزمایشهای فوق همواره پارامترهای زیر ثابت در نظر گرفته شدهاند که عبارتند از:

۱. فاصله بین نازل و زیرلایه برابر ۳۵ cm
 ۲. سرعت دوران صفحه داغ برابر با ۲ rev/min
 ۳. آهنگ اسپری ۵ mL/min
 ۴۵۰ °C

#### ۲-۲-۳ بررسی ویژگی ها ی ساختاری نمونهها

الگوی پراش پرتو X (XRD) نمونهها در شکل ۳–۱ نشان داده شده است. نتایج به دست آمده از این شکل نشان میدهد تمام نمونهها در فاز ترمودینامیکی MoO3-α و در ساختار بلوری راست گوشه رشد یافتهاند، که مطابق با کارت (JCPDS Card No.005-0508) دارای ثابت شبکه ۳۶/۹۶۲ ، مشاهده که مطابق با کارت (۱۹۹۵ و ۲/۹۹۶ ) دارای ثابت شبکه ۳۶/۹۶۲ ، ماه است (۳۶۹۷ Å) و ۱۳/۸۹۸ یک ماختار لایه ای برای نمونه ا را نشان میدهد. راستاهای ترجیحی (۲۰۰)، (۲۰۰) و (۱۹۰۰) تشکیل یک ساختار لایه ای برای نمونه ا را نشان میدهد. مشاهده می شود شدت پیکها در نمونه با فشار که تا ۲ قویتر است، که نشان دهنده بلورینگی بهتر در این نمونه می باشد. در تمامی نمونه ها راستای آسان رشد راستای (۲۰۰) می باشد.

قلههای کوچک دیگری در الگوی XRD مشاهده شد که میتواند مربوط به وجود نوع دیگری از اکسید مولیبدن (Mo<sub>9</sub>O<sub>26</sub>) (MoO<sub>3</sub>) (MoO<sub>3</sub>) و فاز شش گوشی JCPDS Card # 01-077-0046) (JCPDS Card # 00-021-0569) باشد. با این حال همانطور که مشاهده میشود شدت قلههای مربوط به فاز α-MoO<sub>3</sub> قویتر میباشد.



شکل ۳-۱: الگوی پراش پرتو X (XRD) مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن با فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar)

اندازه بلور کها در راستای ترجیحی (۲۰۰ ) با استفاده از رابطه شرر (۲–۳) برای نمونهها با فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar) محاسبه گردید و در جدول ۳–۱ قرار داده شد. همانطور که مشاهده می شود با افزایش فشار گاز حامل در بازه bar /۸–۱/۸ اندازه بلور ک در محدوده mn ۲۰/۷۵ ۳۳ تغییر کرد. کاهش اندازه بلور ک می تواند مربوط به افزایش کرنش باشد [۴۴]. وجود کرنش داخلی می تواند عاملی برای تشکیل مراکز نقص باشد [۳۱]. وجود انرژی کرنش، اگر از یک مقداری بیشتر شود می تواند باعث تخریب پیوند در فصل مشتر ک شود و ایجاد پدیدهای به نام ناآراستیهای بلوری یا دررفتگی می کند.

با هر دقتی که بلور را تهیه کنیم، همیشه انواع متعددی نقص هندسی پیش خواهد آمد. یکی از مهمترین ناآرا ستیها، دررفتگی بلوری ا ست و مشخصه ا صلی آن، تقسیم کردن بلور به مجموعهای از بلورکها است که سمتگیریهای آنها کمی با یکدیگر متفاوت است. در نتیجه به جای آنکه نقش پراش کاملا تیز با شد پهن می شود. هر چه بینظمی در بلور بی شتر با شد این پهن شدگی نیز بی شتر خواهد بود و پهنشدگی بیشتر موجب کاهش اندازه بلورک می شود [۴۵].

جدول ۳-۱ : اندازه بلورک، کرنش و چگالی دررفتگی لایههای نازک MoO<sub>3</sub> لایهنشانی شده با

ثموثه	D (nm)	ε (10 <sup>-3</sup> )	$\delta(10^{-3})(nm)^{-2}$
SMP1.8	٣٢/٢٣	١/٠٧	•/٩۶٣•
SMP2.0	۳١/۴۳	)/)+	1/+141
SMP2.2	۳۱/۱۳	1/11	1/0810
SMP2.5	۳۰/۷۵	1/17	1/+۵۷۵

فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar)

۳-۲-۳ بررسی ریختشناسی سطح نمونهها

به منظور مطالعه ریخت شنا سی سطح نمونهها از تصاویر SEM آنها ا ستفاده گردید. تصاویر نشان داد نمونهها از دانههای بهم چسبیده تشکیل شدهاند.





شکل ۳-۲: تصاویر SEM با مقیاس به ترتیب μm ۲ و ۵۰۰ m نمونههای (الف) SMP1.8، (ب) SMP2.0، (ج) SMP2.5 و (د) SMP2.5

لایهای بودن نمونهها در تصاویر SEM در مقیاس ۵۰۰ m نیز مشخص میباشد.

### ۳-۲-۴ بررسی ویژگیهای نوری نمونهها

طیف عبوری نمونهها حاصل از طیف سنج نوری در بازه طول موجی nm ۱۹۰۰–۱۹۰۰ در شکل ۳–۳ نشان داده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که با افزایش فشار گاز حامل از ۱/۸ SMP2.0 ، SMP1.8 در ناحیه مرئی میزان عبور کاهش یافته و در صد عبوردهی نمونه SMP1.8، SMP2.0 ، SMP2.0 و SMP2.2 در طول موج nm ۵۵۰ به ترتیب حدود ۲۵، ۲۳ و ۳۱ ٪ میباشد. با ر سیدن فشار گاز حامل به ماه ۲/۵ میزان عبور به حدود ۲۲ ٪ کاهش یافته است. این کاهش در عبور اپتیکی ممکن است به دلیل زبری زیاد سطح لایه باشد [۳۳].



شکل ۳-۳: نمودار درصد عبوردهی و درصد بازتاب بر حسب طول موج مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده در فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar) به روش اسپری پایرولیزیز.

نمودار جذب بر حسب طول موج نیز برای تمامی نمونهها در شکل ۳–۴ رسم شده است. همانطور که مشاهده می شود نمونه ها از جذب بالایی در ناحیه فرابنفش برخوردارند و جذب نمونه ها در طول موجهای بالاتر کاهش می یابد که می تواند مربوط به تهی جاهای اکسیژن در مواد باشد [۴۶]. میزان جذب تا فشار ۲/۰ لفتار ۲/۰ افزایش یافته است و با رسیدن به فشار ۲ کا کاهش می یابد. افزایش تخلخل و زبری و در نتیجه افزایش نسبت سطح به حجم، ناحیه سطحی بیشتری را برای جذب نور تابشی ارائه می دهد که منجر به جذب بالاتر می شود.



شکل ۳-۴: نمودار جذب بر حسب طول موج مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده در فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar) به روش اسپری پایرولیزیز.

ضـخامت نمونههای SMP2.0 ،SMP1.8 و SMP2.2 و SMP2.2 با اسـتفاده از نرمافزار پوما به ترتیب در حدود ۵۳۱، ۵۳۱، ۴۹۵ و ۳۷۴ مدسـت آمد. ضـریب جذب نمونهها با اسـتفاده از رابطه (۲-۶) محا سبه گردید و سپس با استفاده از رابطه (۲-۸) نمودار <sup>(</sup>(α hv) ) بر حسب hv برای بد ست آوردن گاف نواری نمونهها رسم شد.

گاف نواری نمونهها در شکل ۳–۵ نشان داده شده است. گاف نواری برای نمونههای SMP1.8 و SMP2.2 SMP2.2 و SMP2.2 به ترتیب ۵۰/۳، ۳/۳۳، ۲/۶۷ و ۳/۱۶ eV بدست آمد.



شکل ۳-۵: نمودار گاف نواری مربوط به لایه های نازک اکسید مولیبدن تهیه شده در فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar) به روش اسپری پایرولیزیز.

در ابتدا با افزایش ف شار گاز حامل از ۱/۸ تا bar ۲ گاف انرژی کاهش یافته ۱ ست. کاهش گاف انرژی میتواند به این دلیل با شد که حفرههای اکسیژن میتوانند یک یا دو الکترون بگیرند، در نتیجه حفرههای اکسیژن اشغال شده به عنوان مراکز دهنده عمل میکنند . این مراکز در گاف ممنوعه هستند و یک نوار دهنده باریک در زیر نوار رسانش تشکیل میدهند. سپس با رسیدن فشار گاز حامل به ۲/۲ گاف انرژی تا ۳/۶۷ eV افزایش مییابد، این افزایش میتواند مربوط به پر شدن جزئی حفرههای اکسیژن باشد[۳۴].

به منظور درک ویژگیهای نوری، حالتهای سطح، تهیجاهای اکسیژن و نواقص لایههای نازک PL سنتز شده در فشارهای مختلف گاز حامل از طیف PL نمونهها استفاده شده است. طیف MoO لایههای نازک MoO3سنتز شده در فشارهای مختلف گاز حامل در دمای اتاق در شکل ۳-۶ نشان داده شده است.



شکل ۳-۶: طیف PL در دمای مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده در فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar) به روش اسپری پایرولیزیز

نمونه سنتز شده در فشار گاز حامل SMP1.8) ۱/۸ فدت PL بیشتری نسبت به سایر نمونهها از خود نشان میدهد که میتواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله نسبت سطح به حجم بالا، عدم تطابق ثابت شبکه، زبری زیاد سطح لایه با شد. عدم تطابق ثابت شبکه باعث کرنش کششی در لایه سطحی در طول مرحله اولیه ر شد می شود و ممکن است ویژگیهای نوری آن را تحت تاثیر قرار دهد و شدت PL کاهش یابد. نسبت سطح به حجم بالا و افزایش تخلخل و زبری، ناحیه سطحی بی شتری را برای جذب نور تابشی ارائه میدهد، از این رو گسیل PL بهتری نشان میدهد. همچنین یک لایه صاف منجر به بازتاب منظم میشود، در حالی که یک لایه زبر ممکن است اجازه دهد که پرتو تحریک بر روی بخش دیگری از سطح لایه منعکس شود، که منجر به استفاده کارآمدتر از انرژی تحریک می شود و از این رو شدت PL شدیدتر می شود. لایه ها با زبری سطح پایین شدت PL نسبتا کمی نشان میدهند، که به احتمال زیاد به علت ترکیب نور تابشی و بازتابی و مجموع بازتاب داخلی است [۴۷].

به منظور واضح کردن قلههای گسیل مختلف، طیف گسیل به همراه برازش گوسی در شکل ۳-۷ نشان داده شد. قلههای مشاهده شده در طیف PL در دو ناحیه uv و مرئی قرار دارند. قلهها در ناحیه uv را میتوان به گسیل لبه نواری، به دلیل بازترکیبی اکسیتون آزاد و قلهها در ناحیه مرئی را میتوان به گذارها از مراکز اپتیکی برانگیخته در ترازهای عمقی نسبت داد. گسیل ترازهای عمقی معمولا به دلیل حضور ناخالصیها، اتمهای Mo بین جایگاهی و همچنین نواقص سطح میباشد و شدت آن ارتباط مستقیمی با تراکم نواقص دارد [۴۸].





شکل ۳-۲: طیف PL به همر اه بر از ش گوسی مربوط به لایه های نازک اکسید مولیبدن با فشارهای مختلف گاز حامل (الف): ۱/۸، (ب): ۲/۰، (ج): ۲/۲ و (د): ۲/۵ bar

۳-۳ بررسی اثر زیرلایه در سنتز لایههای نازک MoO3 به روش هیدروترمال ۳-۳-۱ تهیه محلول اولیه

برای تهیه لایههای نازک اکسید مولیبدن، از پودر آمونیوم هپتامولیبدات تتراهیدرات (NH4)6M07O24.4H2O)) به عنوان ماده اولیه و از آب سه بار تقطیر و اسید نیتریک ۲ مولار (HNO3) به عنوان حلال استفاده شد. روش سنتز اجرا شده برمبنای پژوهش پیجیتاپورن و همکاران میباشد [۳۳]. سپس محلول تهیه شده به محفظه شیشهای و سربسته منتقل شده و زیرلایه توسط نگهدارنده تفلونی داخل آن قرار گرفت. در نهایت محفظه در کوره با دمای C° ۱۲۵ قرار داده شد. محلول کاملا شفاف و بیرنگ بوده. دو نمونه با زیر لایههای بذری با فشارهای مختلف (SMP2.0) مد. محلول کاملا شفاف و بیرنگ بوده. دو نمونه با زیر لایههای بذری با فشارهای مختلف (SMP2.0) در هر دو نمونه پارامترهای زیر ثابت در نظر گرفته شد:

- ۱. دمای محلول C°۱۲۵
- ۲۵ mL. حجم محلول ۲۵ mL
  - ۳. pH محلول ۱/۴۶

#### ۲-۳-۲ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها

الگوهای پراش پرتو X (XRD) لایههای نازک اکسید مولیبدن لایهنشانی شده به روش هیدروترمال در شکل ۳–۸ (ب) نشان داده شده است. قلههای مشخص شده مربوط به ساختار بلوری شش گوشی و فاز شبه پایدار h-MoO<sub>3</sub> با ابعاد شبکه ۱۰/۵۳۱*ه* ۱۰/۵۳۱ و ۱۰/۵۷۶ = c=۱۴/۸۷۶ م است و در تطابق با کارت ا ستاندارد (JCPDS Card No. 021-0569) می با شد. همانطور که مشاهده می شود شدت قلهها در نمونه با زیر لایه بذری تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز با فشار گاز حامل بیشتر Add to 20 (P2) قوی تر می باشد. قلههای دیگری در الگوی XCD مشاهده شد که می تواند مربوط به وجود انواع دیگری از اکسید مولیبدن (Mo<sub>17</sub>O<sub>47</sub>) (JCPDS Card # 00-013-0345) و (Mo<sub>17</sub>O<sub>47</sub>)



شکل ۳-۸: (الف): الگوی پراش پرتو X مربوط به لایههای بذری اکسید مولیبدن لایهنشانی شده به روش اسپری پایرولیزیز در فشارهای ۲و bar (2.0 SMP و 2.5 SMP) و (ب): لایه های نازک اکسید مولیبدن لایهنشانی شده به روش هیدروترمال در دو زیرلایه متفاوت

اندازه بلورک، چگالی دررفتگی و کرنش برای نمونه های P<sub>1</sub> و P<sub>2</sub> برای راستای (۲۱۰) محاسبه گردید و در جدول شماره ۳-۲ قرار داده شد. همانطور که در جدول ۳-۲ مشاهده می شود برای نمونه P<sub>2</sub> اندازه بلورک افزایش و کرنش و چگالی دررفتگی کاهش یافته است.

جدول ۳-۲: اندازه بلورک، کرنش و چگالی دررفتگی لایه های نازک MoO<sub>3</sub> لایه نشانی شده به روش هیدروترمال در زیرلایه متفاوت

ثموثه	D (nm)	ε (10 <sup>-3</sup> )	$\delta(10^{-4})(nm)^{-2}$
P <sub>1</sub>	۴۰/۵۵	۳/۸۱	۶/۰۸
P <sub>2</sub>	41/10	37/88	۵/۶۴

فا صله بین صفحات داخلی با ا ستفاده از معادله براگ (۲–۱) برای نمونههای سنتز شده برای پیکهای (۳۰۰) و (۲۰۰) محاسبه گردید و سپس ثابتهای شبکه با استفاده از رابطه (۲–۲) برای فاز شش گوشی محاسبه گردید و در جدول (۳–۳) قرار داده شد. ثابتهای شبکه بدست آمده در توافق با کارت استاندارد (JCPDS Card No. 021-0569) می باشند.

 $P_2$  و  $P_1$  د ابتهای شبکه a و c برای نمونه  $P_1$  و  $P_2$ 

ثابتهای شبکه	a (Å)	c (Å)
P1	۱۰/۵۱	۱۴/۸۸
P <sub>2</sub>	۱۰/۵۰	۱۴/۸۷

#### ۳-۳-۳ ریخت شناسی سطح

شکل ۳–۹ تصاویر FESEM از لایههای نازک MoO<sub>3</sub> آماده شده به روش هیدروترمال با دو زیرلایه بذری آماده شده به روش اسپری پایرولیزیز با فشارهای مختلف گاز حامل (۲ و ۲/۵ bar) را نشان میدهد.



شکل ۳-۹: تصاویر FESEM با مقیاسهای به ترتیب ۱۰ و ۵۰µm نمونههای سنتز شده

به روش هیدروترمال (الف): P<sub>1</sub> و (ب): P

همانطور که مشاهده می شود، میکرومیله های شش گوشی در نمونه ها تشکیل شده است. همچنین توده هایی از میله های درشت به شکل گل نیز در نمونه ها مشاهده می شود. طول و قطر میکرومیله ها برای نمونه P1 به ترتیب در حدود ۱۱ و μm ۶ و برای نمونه P2 نیز طول و قطر میکرومیله ها به ترتیب ۸ و μm ۳ می باشد. در نتیجه طول و قطر میکرومیله ها کاهش یافته است. تشکیل میکرومیله های
شش گوشی و تودههای به شکل گل اکسید مولیبدن توسط دیگران نیز گزارش شده است [۲۳].

### ۳-۳-۴ بررسی ویژگیهای نوری نمونه هـا

طیف عبوری نمونه ها حاصل از طیف سنج نوری در بازه طول موجی nm ۲۰۰۰–۱۹۰۰ در شکل ۳–۱۰ نشان داده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که در ناحیه مرئی میزان عبور برای نمونه سنتز شده با زیرلایه بذری آماده شده به روش اسپری پایرولیزیز با فشار گاز حامل ۲/۵ bar کمتر بوده و نمونه از شفافیت کمتری برخوردار است. در صد عبوردهی نمونه ا<sup>2</sup> و P2 در طول موج ۵۵۰nm مه ترتیب حدود ۷/۶۶ و ۲/۴۸ ٪ میبا شد. این کاهش در عبور اپتیکی ممکن ا ست به دلیل زبری زیاد سطح لایه باشد [۳۳].



شکل ۳-۱۰: نمودار درصد عبوردهی بر حسب طول موج مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن لایه نشانی شده

به روش هیدروترمال در دو زیرلایه متفاوت

نمودار جذب بر حسب طول موج نیز برای نمونهها در تصویر داخلی ضمیمه شده در شکل ۳– ۱۱ رسم شده است. همانطور که مشاهده می شود نمونهها از جذب بالایی در ناحیه فرابنفش برخوردارند و جذب نمونهها در طول موجهای بالاتر کاهش می یابد و میزان جذب برای نمونه سنتز شده با زیرلایه بذری آماده شده به روش ا سپری پایرولیزیز با فشار گاز حامل ۲/۵ افزایش یافته است. افزایش تخلخل و زبری و در نتیجه افزایش نسبت سطح به حجم، ناحیه سطحی بیشتری را برای جذب نور تابشی ارائه می دهد که منجر به جذب بالاتر می شود.

ضـخامت نمونههای P<sub>1</sub> و P<sub>2</sub> با اسـتفاده از نرمافزار پوما به ترتیب در حدود ۲۸۰ و ۲۵۰ ب بدست آمد. ضریب جذب نمونهها با استفاده از رابطه (۲-۶) محاسبه گردید و سپس با استفاده از رابطه (۸-۲) نمودار <sup>2</sup>(α hv) بر حسب hv برای بدست آوردن گاف نواری نمونهها رسم شد.

گاف نواری نمونه ها در شکل ۳–۱۱ نشان داده شده است. گاف نواری برای نمونه های P<sub>1</sub> و P<sub>2</sub> به ترتیب ۲/۸۲ و V ۲/۸۲ بدست آمد. کاهش گاف انرژی می تواند به دلیل تشکیل تهی جاهای اکسیژن باشد، که می توانند الکترون بگیرند، در نتیجه تهی جاهای اکسیژن اشغال شده به عنوان مراکز دهنده عمل می کنند. این مراکز در گاف ممنوعه هستند و یک نوار دهنده باریک در زیر نوار رسانش تشکیل می دهند [۳۴]. همچنین در نمونه های ما با افزایش اندازه بلورک گاف انرژی کاهش یافته است. بر طبق تئوری محدودیت کوانتومی انرژی گاف نواری در نیمرسانا با کاهش اندازه نرو کو هش می یابد [۸۸]. بنابراین این تغییر در اندازه گاف نواری می تواند به علت افزایش اندازه بلورک و کاهش محدودیت کوانتومی باشد.



شکل ۳-۱۱: نمودار گاف نواری مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن لایه نشانی شده به روش هیدروترمال در دو زیرلایه متفاوت

طیف PL همراه برازش گوسی در دمای اتاق از لایههای ناز ک MoO<sub>3</sub> لایهنشانی شده به روش هیدروترمال با زیرلایه بذری آماده شده به روش اسپری پایرولیزیز با فشار گاز حامل P1 (P1) و نمونه سنتز شده با زیرلایه بذری آماده شده به روش اسپری پایرولیزیز با فشار گاز حامل P2 (P2) در شکل ۳–۱۲ نشان داده شده است.

قلههای مشاهده شده در طیف PL در ناحیه مرئی قرار دارند. همانطور که در بخش ۴-۲-۴ در قسمت PL گفته شد، قلهها در ناحیه مرئی را می توان به گذارها از مراکز اپتیکی برانگیخته در ترازهای عمقی نسبت داد. طیف PL نمونه P2 شدت بیشتری نسبت به نمونه P1 دارد، عواملی متعددی وجود دارد که به افزایش PL کمک می کند که شامل افزایش مراکز بازترکیبی تابشی، کاهش مراکز بازترکیبی غیر تابشی و افزایش ضخامت سطح یا تخلخل است [۴۹].



شکل ۳-۱۲: طیف PL در دمای مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن لایه نشانی شده به روش هیدروترمال در دو زیرلایه متفاوت (الف): P1 و (ب): P2

# ۴−۳ بررسی اثر دما در سنتز لایههای نازک MoO<sub>3</sub> به روش هیدروترمال ۲−۴−۳ تهیه محلول اولیه

برای تبهیه لایههای نازک اکسید مولیبدن، از پودر آمونیوم هپتامولیبدات تتراهیدرات (Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub>.4H<sub>2</sub>O) به عنوان ماده اولیه و از آب سه بار تقطیر و اسید نیتریک ۲ مولار (HNO<sub>3</sub>) به عنوان حلال استفاده شد. روش سنتز اجرا شده برمبنای پژوهش پی *ج*یتاپورن و همکاران می باشد [۲۳]. سپس محلول تهیه شده به محفظه شیشهای و سربسته منتقل شده و زیرلایه بذری (نمونه سنتز شده به روش اسپری پایرولیزیز با فشار گاز حامل ۲ (SMP2.0)) توسط بذری (نمونه سنتز شده به روش اسپری پایرولیزیز با فشار گاز حامل ۲ (SMP2.0)) توسط نگهدارنده تفلونی داخل آن قرار گرفت. در نهایت محفظه در کوره با دماهای (۲۰، ۸۰ و  $\Omega^{\circ}$ ۱) قرار داده شد و سه نمونه با دماهای مختلف واکنش (۲۰، ۸۰ و  $\Omega^{\circ}$ ۱) آماده گردید که به ترتیب به نامهای  $T_1$  و  $T_2$  و  $T_3$  نامگذاری شد.

- nH .1 محلولها ۱/۴۶
- ۲۵ mL. حجم محلول ۲۵ mL
- ۳. زیر لایه بذری سنتز شده به روش اسپری پایرولیزیز با فشار گاز حامل ۲ bar (SMP2.0)

#### ۲-۴-۳ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها

الگوی پراش پرتو X (XRD) لایه بذری اکسید مولیبدن لایه نشانی شده به روش ا سپری پایرولیزیز (نمونه 2.0 SMP) در شکل ۳–۱۳ (الف) نشان داده شده ا ست. همانطور که م شاهده می شود لایه ناز ک اکسید مولیبدن بذری لایه نشانی شده به روش اسیری پایرولیزیز در فاز (JCPDS Card) و در ساختار بلوری راست گوشه رشد یافته اند (JCPDS Card) ترمودینامیکی No.005-0508 و در ساختار بلوری راست گوشه رشد یافته اند (JCPDS Card) No.005-0508 رشد لایه های ناز ک در راستاهای ترجیحی (۲۰۰)، (۴۰۰) و (۴۰۰) می باشد. قله های کوچک دیگری در الگوی XRD مشاهده شد که می تواند مربوط به وجود نوع دیگری از اکسید مولیبدن (MoO<sub>2</sub>6) (MoO<sub>2</sub>6) باشد. با این حال همانطور که مشاهده می شود شدت قله های مربوط به فاز 30M-۵ قویتر می باشد.

الگوی پراش پرتو X (XRD) لایه های نازک اکسید مولیبدن لایه نشانی شده به روش هیدروترمال در دماهای مختلف واکنش (۲۰، ۸۰ و C° ۱۲۵) در شکل ۳–۱۳ (ب) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود بلورهای MoO<sub>3</sub> به عنوان تابعی از دمای واکنش هیدروترمال دارای فازهای مختلفی است.



شکل ۳-۱۳: (الف): الگوی پراش پرتو x (XRD) مربوط به لایه نازک بذری اکسید مولیبدن با فشار گاز حامل SMP2.0) ۲bar) و (ب): مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش هیدروترمال با دماهای مختلف واکنش ۲۰، ۸۰ و ۲° ۲۵(۲۱، ۲<sub>2</sub> و ۲

در دمای C<sup>°</sup> ۲۰ محصول شامل فاز شبه پایدار JCPDS Card No.021-0569)) میباشد. در حالی که در دمای ۸۰ و فاز ترمودینامیکی MoO<sub>3</sub> -MoO<sub>3</sub> (JCPDS Card No.035-0609) میباشد. در حالی که در دمای ۸۰ و است h- MoO<sub>3</sub> میباشد. در حالی که در دمای ۲۵<sup>°</sup>C است JCPDS Card No.021-0569) با افزایش دما قلههای پراش MoO<sub>3</sub> و فاز شبه پایدار JCPDS Card No.021-0569) پراش MoO<sub>3</sub> - MoO<sub>3</sub> با افزایش دما قلههای پراش MoO<sub>3</sub> میباشد که با افزایش دما از C<sup>°</sup> پراش MoO<sub>3</sub> - MoO<sub>3</sub> میباشد د قله ارجح بین نمونه ها، قله (۲۱۰) میباشد که با افزایش دما از C<sup>°</sup> پراش JCPDS Card No.021-0569) میباشد د که با افزایش دما از C<sup>°</sup> پراش JCPDS - مناپدید شد. قله ارجح بین نمونه ها، قله (۲۱۰) میباشد که با افزایش دما از C<sup>°</sup> پراش JCPDS - مناپدید شد. قله ارجح بین نمونه ها، قله (۲۱۰) میباشد که با افزایش دما از C<sup>°</sup> باشد. با این حال همانطور که مشاهده میشود شدت قلههای مربوط به MoO<sub>3</sub> میباشد.

اندازه بلورک، چگالی دررفتگی و کرنش برای نمونه ها برای راستای (۲۱۰) محاسبه گردید و در جدول شماره ۳-۴ قرار داده شد. همانطور که در جدول ۳-۴ مشاهده می شود افزایش دمای واکنش تا ۵۲ ۲۵ منجر به افزایش اندازه بلورک و کاهش کرنش شده است. افزایش اندازه بلورک همانگونه که در بخش ۴-۲-۲ توضیح داده شد می تواند مربوط به کاهش کرنش باشد[14].

جدول ۳-۴: اندازه بلورک، کرنش و چگالی دررفتگی لایههای نازک MoO<sub>3</sub> لایهنشانی شده به روش

ثموثه	D (nm)	ε (10 <sup>-3</sup> )	$\delta(10^{-3})(nm)^{-2}$
$T_1$	24/28	6/49	١/٢۴
$T_2$	31/92	የ/እኖ	۰/۹۸
$T_3$	۳۲/۳۱	۴/۷۹	۰/۹۵

هیدروترمال در دماهای مختلف واکنش (۲۰، ۸۰ و  $C^{\circ}$  ۱۲۵)

### ۳-۴-۳ ریخت شناسی سطح

شکل (۳–۱۴) تصویر FESEM از لایههای نازک MoO<sub>3</sub> آماده شده در دماهای مختلف واکنش (۲۰، ۸۰ و C<sup>°</sup> ۱۲۵) به روش هیدروترمال را نشان میدهد. میکرومیلههای ششگوشی در دماهای واکنش C<sup>°</sup> ۱۲۵-۲۰ تشکیل شده است. همچنین تودههایی از میلههای درشت به شکل گل در دمای واکنش C<sup>°</sup> ۱۲۵ شکل ۳–۱۴(ج) نیز تشکیل شده است. قطر این میکرومیلهها برای نمونههای T<sub>1</sub> ، T<sub>2</sub> و T<sub>3</sub> به ترتیب ۲، ۵ و mm ۶ میباشد. در نتیجه با افزایش دمای واکنش قطر این میکرومیلهها افزایش یافته است.



شکل ۲۳-۱۴: تصاویر FESEM با مقیاس به ترتیب ۱۰mµ نمونههای (الف): (۲ ۲۰ ۲۱، (ب) ۲۱ (۲۰ ۲۰)، ۲۱ (۲۰ ۲۰)

و (ج) (C° ۵۲۵) T<sub>3</sub>

## ۳-۴-۴ بررسی ویژگیهای نوری نمونهها

طیف عبوری بدست آمده از نمونهها حاصل از طیف سنج نوری در بازه طول موجی nm -۱۱۰۰ م ۳۰۰ برای نمونههای سنتز شده در شکل ۳–۱۵ نشان داده شده است.



شکل ۳-۱۵: نمودار درصد عبوردهی بر حسب طول موج مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن با دماهای مختلف واکنش: (C° ۲۱ ، (C° ۸۰ ) T2 و (C° ۱۲۵) T3

نتایج به دست آمده بیانگر این است که با افزایش دمای واکنش شفافیت نمونهها کمتر شده و درصـد عبور نمونههای T<sub>1</sub> ، T<sub>2</sub> و T<sub>3</sub> در طول موج ۵۵۰ nm به ترتیب در حدود ۲۶، ۸۳/۲ و ۰/۷۶ ٪ میباشد. این کاهش در عبور اپتیکی ممکن است به دلیل زبری زیاد سطح لایه باشد [۴۳].

شــکل ۳-۱۶ منحنی جذب بر حسـب طول موج برای نمونه T<sub>2</sub> ، T<sub>2</sub> و T<sub>3</sub> را نشـان میدهد. همانطور که مشاهده میشود نمونهها از جذب بالایی در ناحیه فرابنفش برخوردارند و جذب نمونهها در طول موج های بالاتر کاهش یافته است و با افزایش دمای واکنش از ۲۰ تا C° ۸۰ جذب اپتیکی کاهش می ابد. سپس برای نمونه  $T_3$  افزایش می ابد و ماکزیمم میزان جذب متعلق به نمونه  $T_1$  است.



شکل ۳-۱۶: نمودار ضریب جذب بر حسب طول موج مربوط به لایه های ناز ک اکسید مولیبدن  $T_3$  (۵°  $T_2$  (۸۰  $^\circ$ C) ،  $T_1$ (۲۰  $^\circ$ C) با دماهای مختلف واکنش: (۲۰  $^\circ$ C) ،  $T_1$ (۲۰  $^\circ$ C) و (۲۰  $^\circ$ C) و (۲۰  $^\circ$ C)

آ ستانه جذب نمونه  $T_1$  در حدود ۳۳ ۱۳۶۰ ست در حالی که برای نمونههای  $T_2$  و  $T_3$  در حدود ۴۳۰ nm میبا شد. بنابراین برای نمونههای  $T_2$  و  $T_3$  است در حالی که برای نمونه و ۲۵ در حدود ۳۳۰ nm است، که ممکن ۱ست به دلیل افزایش اندازه بلورک مربوط به نتایج XRD باشد [۵۰]. همچنین قلههای مشاهده شده در نمودار جذب نمونه  $T_1$  میتواند به دلیل انتقال الکترون از نوار O-Mo در هشت وجهی  $MoO_6^{6-}$ .

nm ضخامت نمونههای T<sub>2</sub> ، T<sub>1</sub> و T<sub>3</sub> با استفاده از نرمافزار پوما به ترتیب در حدود ۳۲۵، ۴۳۴ و nm ۲۸۰ بدست آمد. ضریب جذب نمونهها با استفاده از رابطه (۳–۶) محاسبه گردید و سپس با استفاده از

رابطه (۸-۳) نمودار 
$$(lpha \, \mathrm{hv})^2$$
 بر حسب  $\mathrm{hv}$  برای بدست آوردن گاف نواری نمونهها رسم شد.

در شکل ۳–۱۷ نمودار گاف نواری مستقیم نمونهها گزارش شده است. گاف نواری برای نمونه ها به ترتیب ۲/۸۹، ۲/۸۹ و۲/۸۷ بدست آمد.



شکل ۳-۱۷: نمودار گاف نواری به لایه های نازک اکسید مولیبدن با دماهای مختلف واکنش: (۲۰ °C) ، T<sub>1</sub> (۲۰ °C) تو (۲۵ °۲۱) T<sub>3</sub>

با افزایش دما از ۲۰ تا C<sup>°</sup> ۱۲۵ گاف نواری کاهش یافته است. کاهش گاف انرژی می تواند به دلیل تشکیل تهی جاهای اکسیژن در دماهای بالاتر در لایه ها باشد، که می توانند الکترون بگیرند، در نتیجه تهی جاهای اکسیژن اشغال شده به عنوان مراکز دهنده عمل می کنند. این مراکز در گاف ممنوعه هستند و یک نوار دهنده باریک در زیر نوار رسانش تشکیل می دهند [۳۴]. همچنین در نمونه های ما با افزایش اندازه بلورک گاف انرژی کاهش یافته است. بر طبق تئوری محدودیت کوانتومی انرژی گاف نواری در نیمرسانا با کاهش اندازه ذره افزایش می یابد [۴۸]. بنابراین این تغییر در اندازه گاف نواری می تواند به علت افزایش اندازه بلورک و کاهش محدودیت کوانتومی باشد.

طیف PL همراه برازش گوسی در دمای اتاق از لایههای نازک MoO<sub>3</sub> سنتز شده در سه دمای واکنش ۲۰، ۸۰ و C<sup>°</sup> ۱۲۵ در شکل ۳–۱۸ نشان داده شده است. قلههای مشاهده شده در طیف PL در دو ناحیه uv و مرئی قرار دارند. همانطور که در بخش ۴–۲–۴ در قسمت PL گفته شد، قلهها در ناحیه uv را می توان به گفته شد، قلهها در ناحیه uv را می توان به گذارها از مراکز اپتیکی برانگیخته در ترازهای عمقی نسبت داد.



شکل ۳-۱۸: طیف PL همراه با برازش گوسی مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش هیدروترمال با دماهای مختلف واکنش (الف): (C ° C)، T1 ، (ب): (C ° ۸۰) T2 و (ج): (C ° ۱۲۵)

## ۵-۳ برر سی اثر pH لایههای نازک MoO3 به روش هیدروترمال (با ا ستفاده از زیرلایه SMP2.0)

### ۳-۵-۱ تهیه محلول اولیه

برای تهیه لایه های نازک اکسید مولیبدن، از پودر آمونیوم هپتامولیبدات تتراهیدرات (MH4)6M07O24.4H2O)) به عنوان ماده اولیه و از آب سه بار تقطیر و اسید نیتریک ۲ مولار (HNO3) به عنوان حلال ا ستفاده شد. روش سنتز اجرا شده برمبنای پژوهش پی جیتاپورن و همکاران میباشد [۳۳]. سپس محلول تهیه شده به محفظه شیشهای و سربسته منتقل شده و زیرلایه توسط نگهدارنده تفلونی داخل آن قرار داده شد. در نهایت محفظه در کوره با دمای C ۵ آز داده شد و دو نمونه با Hqهای مختلف محلول اولیه (۲/۱۳ و۱۹۶۶) آماده گردید که به ترتیب به نامهای ۱۲ و H1 نامگذاری شد.

در هر دو نمونه پارامترهای زیر ثابت در نظر گرفته شد:

- دمای محلول C<sup>°</sup> ۱۲۵
- ۲۵ mL. حجم محلول ۲۵ mL
- ۳. زیر لایه استفاده شده: نمونه تهیه شده به روش اسپری پارولیزیز با فشار گاز حامل ۲ bar

## ۲-۵-۳ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها

الگوی پراش پرتو X (XRD) لایه بذری اکسید مولیبدن لایه نشانی شده به روش ا سپری پایرولیزیز (نمونه 2.0 SMP) در شکل ۳–۱۹ (الف) نشان داده شده ا ست. همانطور که مشاهده می شود لایه نازک اکسید مولیبدن بذری لایه نشانی شده به روش اسپری پایرولیزیز در فاز ترمودینامیکی α-MoO<sub>3</sub> و در ساختار بلوری راست گوشه رشد یافته اند (JCPDS Card). No.005-0508 رشد لایههای نازک در راستاهای ترجیحی (۲۲۰)، (۲۴۰) و (۲۶۰) میباشد. قلههای کوچک دیگری در الگوی XRD مشاهده شد که میتواند مربوط به وجود نوع دیگری از اکسید (h-MoO<sub>3</sub>) MoO<sub>3</sub> و فاز شش گوشیی (JCPDS Card # 01-077-0046) (Mo<sub>9</sub>O<sub>26</sub>) و مولی بدن (JCPDS Card # 00-021-0569) و مانطور که مشاهده می شود شدت قلههای مربوط به مربوک می مربوط به مربول به مربوط به مربوط به مربوط به مربوط به مربول به مربول



۲۵ شکل ۳-۱۹: (الف): الگوی پراش پرتو x (XRD) مربوط به لایه نازک بذری اکسید مولیبدن با فشار گاز حامل ۲۵ شکل ۳ (SMP2.0) و (ب): مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش هیدروترمال در pHهای مختلف محلول اولیه

الگوهای پراش پرتو X (XRD) لایههای نازک اکسید مولیبدن لایهنشانی شده به روش هیدروترمال در شکل ۳–۱۹ (ب) نشان داده شده است. قلههای مشخص شده مربوط به ساختار بلوری شش گوشی و فاز شبه پایدار h-MoO3 است. ابعاد شبکه 10/531=a، 10/531 و 14/876= شش گوشی و فاز شبه پایدار h-MoO3 است. ابعاد شبکه 10/531=a، 10/531= آنگستروم و در تطابق با کارت استاندارد (JCPDS Card No. 021-0569) میباشد. نمونهها دارای شدت بیشینه در راستاهای (۲۱۰)، (۳۰۰) و (۸۰۰) هستند. قلههای دیگری در الگوی XRD در نمونهها مشاهده شد که میتواند مربوط به وجود نوع دیگری از اکسید مولیبدن (Mo<sub>17</sub>O<sub>47</sub>) (ICPDS از اکسید مولیبدن (JCPDS) میباشد.

اندازه بلورکها در راستای ترجیحی (۲۱۰) با استفاده از رابطه شرر (۲–۳) برای نمونهها با pHهای مختلف (۲/۱۳ و ۱/۴۶) محاسبه گردید و در جدول ۳–۵ قرار داده شد.

جدول ۳-۵: اندازه بلورک، کرنش و چگالی دررفتگی لایه های نازک MoO<sub>3</sub> لایهنشانی شده به

ثموثه	D (nm)	ε (10 <sup>-3</sup> )	$\delta(10^{-4})  (nm)^{-2}$
$\mathbf{H}_{1}$	۴۱/۷۱	۵/۷۴	۳/۷۱
$\mathbf{H}_2$	۴۰/۶۰	१। • १	۳/۸۱

روش هیدروترمال در pHهای مختلف محلول اولیه

همانطور که مشاهده می شود با کاهش pH محلول انداز ک بلور ک از ۴۱/۷۱ به ۴۰/۶۰ تغییر کرد. کاهش اندازه بلور ک بلور ک همانگونه که در بخش ۴-۲-۲ توضیح داده شد می تواند مربوط به افزایش کرنش باشد [۴۴]. وجود کرنش داخلی می تواند باعث تشکیل مراکز نقص شود [۳۱].

فا صله بین صفحات داخلی با استفاده از معادله براگ (۲-۱) برای نمونههای سنتز شده برای

قلههای (۳۰۰) و (۲۰۰۸) محا سبه گردید و سپس ثابتهای شبکه با استفاده از رابطه (۲–۲) برای فاز شش گوشی محاسبه گردید و در جدول (۳–۶) قرار داده شد. ثابتهای شبکه بدست آمده در توافق با کارت استاندارد (JCPDS Card No. 021-0569) می باشند.

ثابتهای شبکه	a (Å)	c (Å)
H <sub>1</sub>	1+/67	۱۴/۸۸
$\mathbf{H}_2$	۱۰/۵۲	۱۴/۸۷

 $H_2$  و  $H_1$  جدول ۲-۶: پارامترهای شبکه a و c برای نمونه  $H_1$  و

### ۳-۵-۳ ریخت شناسی سطح

شکل ۳–۲۰ تصویر FESEM از لایههای نازک MoO<sub>3</sub> آماده شده در pHهای مختلف محلول ( ۲/۱۳ و۲/۱۴) به روش هیدروترمال را نشان میدهد. همانطور که مشاهده می شود، میکرومیلههای شش گوشی در نمونهها تشکیل شده است. همچنین تودههایی از میلههای در شت به شکل گل نیز در نمونهها مشاهده می شود. برای نمونه H<sub>1</sub> قطر میکرومیلهها mm ۳ می با شند و برای نمونه H<sub>2</sub> نیز قطر میکرومیلهها mm ۶ می با شد. در نتیجه طول میکرومیلهها افزایش یافته است. تشکیل میکرومیلههای شش گوشی و تودههای به شکل گل اکسید مولیبدن توسط دیگران نیز گزارش شده است [۲۳].



شکل ۳-۲۰: تصاویر FESEM با مقیاس ۵۰ و ۱۰µm نمونههای (الف): (۱۳/ PH=۱ ، (ب): (۴۶/ ۴۶) H1 ، (ب): (۴۶/ ۴۶

## ۳-۵-۴ بررسی ویژگیهای نوری نمونهها

طیف عبوری نمونه ها حاصل از طیف سنج نوری در بازه طول موجی pH محلول از ۲/۱۳ به ۲۰-۳ نشان داده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که با کاهش pH محلول از ۲/۱۳ به H<sub>1</sub> ، در ناحیه مرئی میزان عبور افزایش یافته و نمونه ها شفاف تر شده اند. درصد عبوردهی نمونه ۱/۴۶ و H<sub>2</sub> در طول موج ۵۵۰ nm در عبور اپتیکی H<sub>2</sub> و ۲/۷۰ ٪ میباشد. این افزایش در عبور اپتیکی ممکن است به دلیل کمتر بودن زبری سطح نمونه H<sub>2</sub> باشد [۴۳].



شکل ۳-۲۱: نمودار درصد عبوردهی بر حسب طول موج مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده H2 ( pH=1 /۴۶) و H1 ( pH=۲ /۱۳) به روش هیدروترمال در PH

نمودار جذب بر حسب طول موج نیز برای نمونهها در تصویر داخلی ضمیمه در شکل ۳-۲۲ رسم شده است. همانطور که مشاهده می شود نمونهها از جذب بالایی در ناحیه فرابنفش برخوردارند و جذب نمونهها در طول موجهای بالاتر کاهش می یابد و میزان جذب با کاهش H کاهش یافته است. ضخامت نمونههای H1 و H2 با استفاده از نرم افزار پوما به ترتیب در حدود ۳۵۳ و ۳۸۰ بدست آمد. ضریب جذب نمونهها با استفاده از رابطه (۲-۶) محاسبه گردید و سپس با استفاده از رابطه (۲-۸) نمودار <sup>2</sup>(αhv) بر حسب hv برای بدست آوردن گاف نواری نمونهها رسم شد.

شــکل ۳-۲۲ گاف نواری را نشــان میدهد. گاف نواری برای نمونه های H1 (pH=۲/۱۳) و (pH=۲/۱۳) به ترتیب ۲/۸۳ و ۲/۸۲ بدست آمد.



شکل ۳-۲۲: نمودار نمودار ضریب جذب (تصویر ضمیمه شده) و گاف نواری مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن H2 ( pH=1 /۴۶) ، (۱) ، (۱) ، (۱) ، (۱) های مختلف محلول اولیه: (۱۳/ PH=۲ ، (ب): (۴۶/ PH=۱) ، (۱)

همانطور که مشاهده می شود با کاهش pH محلول گاف انرژی افزایش یافته است. افزایش گاف نواری میتواند به دلیل تغییر تراکم تهی جاهای اکسیژن باشد [۳۴]. همچنین در نمونههای ما با کاهش اندازه بلورک گاف انرژی افزایش یافته است. بر طبق تئوری محدودیت کوانتومی انرژی گاف نواری در نیمرسانا با کاهش اندازه ذره افزایش مییابد [۴۸]. بنابراین این تغییر در اندازه گاف نواری میتواند به علت کاهش اندازه بلورک و افزایش محدودیت کوانتومی باشد.

طیف PL همراه برازش گوسی در دمای اتاق از لایههای نازک MoO<sub>3</sub> سنتز شده در pHهای مختلف محلول اولیه در شکل ۳-۲۳ نشان داده شده است.

قلههای مشاهده شده در طیف PL در دو ناحیه uv و مرئی قرار دارند. همانطور که در بخش ۴-۲-۴ در قسمت PL گفته شد، قلهها در ناحیه uv را میتوان به گسیل لبه نواری و قلهها در ناحیه مرئی را میتوان به گذارها از مراکز اپتیکی برانگیخته در ترازهای عمقی نسبت داد.



شکل ۳-۲۳: طیف pL در دمای اتاق موج مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش H2 ( pH=۱ /۴۶) ، (ب): (۴۶/ h1 ( pH=۲ /۱۳ ) ، (ب): (۴۶/ pH=۱ ) h1 ( pH=۲ )

## ۳-۶ برر سی اثر pH لایههای نازک MoO<sub>3</sub> به روش هیدروترمال (با ا ستفاده از زیرلایه SMP2.5)

#### ۳-۶-۲ تهیه محلول اولیه

برای تبهیه لایه های نازک اکسید مولیبدن، از پودر آمونیوم هپتامولیبدات تتراهیدرات (MH4)6M07O24.4H2O)) به عنوان ماده اولیه و از آب سه بار تقطیر و اسید نیتریک ۲ مولار (HNO3) به عنوان حلال ا ستفاده شد. روش سنتز اجرا شده برمبنای پژوهش پی جیتاپورن و همکاران میباشد [۳۳]. سپس محلول تهیه شده به محفظه شیشهای و سربسته منتقل شده و زیرلایه توسط نگهدارنده تفلونی داخل آن قرار داده شد. در نهایت محفظه در کوره با دمای C<sup>°</sup> قرار داده شد و دو نمونه با Hqهای مختلف محلول اولیه (۲/۱۳ و۱۹۴۶) آماده گردید که به ترتیب به نامهای H<sub>3</sub> و H<sub>1</sub> نامگذاری شد. در هر دو نمونه پارامترهای زیر ثابت در نظر گرفته شد:

- ۴. دمای محلول C<sup>°</sup> ۱۲۵
- ۵. حجم محلول ۲۵ mL
- ۶. زیر لایه استفاده شده: نمونه تهیه شده به روش اسپری پارولیزیز با فشار گاز حامل ۲/۵ bar

## ۳-۶-۲ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها

الگوی پراش پرتو X (XRD) لایههای بذری اکسید مولیبدن لایهنشانی شده به روش اسپری پایرولیزیز (نمونه 2.5 SMP) در شکل ۳–۲۴ (الف) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود لایههای ناز ک بذری اکسید مولیبدن لایهنشانی شده به روش اسپری پایرولیزیز در فاز JCPDS Card و در ساختار بلوری راست گوشه مطابق با کارت استاندارد (JCPDS Card) ترمودینامیکی No.005-0508 و در ساختار بلوری راست گوشه مطابق با کارت استاندارد ( ( ۲۰۰) و (۰۶۰) No.005-0508 ر شد یافتهاند. ر شد لایههای ناز ک در را ستاهای ترجیحی (۰۲۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰) میباشد. قلههای کوچک دیگری در الگوی XRD مشاهده شد که می تواند مربوط به وجود نوع دیگری از اکسید مولیبدن (MoO<sub>2</sub>) (MoO<sub>3</sub>) و فاز هگزاگونال MoO<sub>3</sub> (h-MoO<sub>3</sub>) و از اکسید مولیبدن ( کماه می این حال همانطور که مشاهده می شود شدت قلههای مربوط به «MoO<sub>3</sub> می ایند.

الگوهای پراش پرتو X (XRD) لایه های ناز ک اکسید مولیبدن لایه نشانی شده به روش هیدروترمال در شکل ۳–۲۴ (ب) نشان داده شده است. قله های مشخص شده مربوط به ساختار بلوری شش گوشی و فاز شبه پایدار h-MoO3 است. ابعاد شبکه 10/531 a=10/531 و c=14/876 آنگستروم و در تطابق با کارت استاندارد (JCPDS Card No. 021-0569) می باشد. نمونه ها دارای شدت بیشینه در راستاهای (۲۱۰)، (۳۰۰) و (۸۰۰) هستند. مشاهده می شود با کاهش PH محلول شدت قله ها در را ستای (۲۱۰) و (۸۰۰) افزایش و در را ستای (۳۰۰) کاهش می یابد. قله های دیگری در الگوی XRD در نمونه ها مشاهده شد که می تواند مربوط به وجود نوع دیگری از اکسید مولیبدن (Mo<sub>17</sub>O<sub>47</sub>) (JCPDS Card # 01-074-2265) باشد.



۲/۵bar شکل ۳-۲۴: (الف): الگوی پراش پرتو x (XRD) مربوط به لایه نازک بذری اکسید مولیبدن با فشار گاز حامل ۲/۵bar (SMP2.5) و (ب): مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش هیدروترمال در pHهای مختلف محلول اولیه

اندازه بلورکها در راستای ترجیحی (۲۱۰) با استفاده از رابطه شرر (۲–۳) برای نمونهها با pHهای مختلف (۲/۱۳ و ۱/۴۶) محاسبه گردید و در جدول ۳–۷ قرار داده شد. همانطور که مشاهده می شود با کاهش pH محلول اندازک بلورک از ۴۱/۶۹ به ۴۲/۴۷ تغییر کرد. افزایش اندازه بلورک بلورک همانگونه که در بخش ۴–۲–۲ توضیح داده شد می تواند مربوط به کاهش کرنش باشد [۴۴]. وجود کرنش داخلی می تواند باعث تشکیل مراکز نقص شود [۳۱].

جدول ۳-۲: اندازه بلورک، کرنش و چگالی دررفتگی لایه های نازک MoO<sub>3</sub> لایه نشانی شده به

ثموثه	D(nm)	ε (10 <sup>-3</sup> )	δ (10 <sup>-4</sup> ) (nm) <sup>-2</sup>
$H_3$	۴ ۱/۶۹	۲/۵۸	٩/٩۵
$\mathbf{H}_4$	44/41	۲/۴۵	٨/٩.٧

روش هیدروترمال در pHهای مختلف محلول اولیه

فا صله بین صفحات داخلی با استفاده از معادله براگ (۲–۱) برای نمونههای سنتز شده برای قل صله بین صفحات داخلی با استفاده از معادله براگ (۲–۲) برای فاز قلههای (۳۰۰) و (۲۰۰۸) محا سبه گردید و سپس ثابتهای شبکه با استفاده از رابطه (۲–۲) برای فاز شش گوشی محاسبه گردید و در جدول (۳–۸) قرار داده شد. ثابتهای شبکه بدست آمده در توافق با کارت استاندارد (JCPDS Card No. 021-0569) میباشند.

جدول ۳-۸: ثابتهای شبکه a b، a و r برای نمونه H3 و H4

ثابتهای شبکه	a (Å)	c (Å)
$H_3$	۱۰/۵۲	۱۴/۸۸
${ m H}_4$	۱۰/۵۳	۱۴/۸۸

## ۳-۶-۳ ریخت شناسی سطح

شکل ۳–۲۵ تصویر FESEM از لایههای نازک MoO<sub>3</sub> آماده شده در Hpهای مختلف محلول ( ۲/۱۳ و۲/۱۴) به روش هیدروترمال را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، میکرومیلههای ششگوشی در نمونهها تشکیل شده است. همچنین تودههایی از میلههای درشت به شکل گل نیز در نمونهها مشاهده میشود. برای نمونه H<sub>3</sub> ابعاد این میکرومیلهها به ترتیب دارای طول و قطر ۱۲ و μμ ۳ میباشند و برای نمونه H4 نیز طول و قطر میکرومیلهها به ترتیب ۸ و μμ ۳ میباشد. در نتیجه طول میکرومیلهها کاهش یافته است. تشکیل میکرومیلههای ششگوشی و تودههای به شکل گل اکسید مولیبدن توسط دیگران نیز گزارش شده است [۲۳].



شکل ۳-۲۵: تصاویر FESEM با مقیاس ۵۰ و ۱۰µm نمونههای (الف): (۱۳/ PH=۱ ، (ب): (۴۶/ PH=۱ ، (ب)

### ۳-۶-۴ بررسی ویژگیهای نوری نمونهها



شکل ۳-۲۶: نمودار درصد عبوردهی بر حسب طول موج مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش هیدروترمال در pH=۱ /۴۶های مختلف محلول اولیه: (۱۳/ pH=۲ ) H3 و (۴۶/ PH=۱ ) H4

نمودار جذب بر حسب طول موج نیز برای نمونهها در تصویر داخلی ضمیمه در شکل ۳–۲۷ رسم شده است. همانطور که مشاهده می شود نمونهها از جذب بالایی در ناحیه فرابنفش برخوردارند و جذب نمونهها در طول موجهای بالاتر کاهش می یابد و میزان جذب با کاهش pH افزایش یافته است. ضـخامت نمونههای H<sub>3</sub> و H<sub>4</sub> با اسـتفاده از نرمافزار پوما به ترتیب در حدود ۳۴۹ و ۲۵۰ nm بدسـت آمد. ضریب جذب نمونهها با استفاده از رابطه (۲–۶) محاسبه گردید و سپس با استفاده از رابطه (۲–۸) نمودار <sup>2</sup>(αhv) بر حسب hv برای بدست آوردن گاف نواری نمونهها رسم شد.

شــکل ۳–۲۷ گاف نواری را نشــان میدهد . گاف نواری برای نمونه های ا H3 (pH=۲/۱۳) و (pH=1/۴۶) به ترتیب ۲/۸۸ و ۲/۸۲ eV بد ست آمد. همانطور که مشاهده می شود با کاهش pH محلول گاف انرژی کاهش یافته است.



شکل ۳-۲۷: نمودار نمودار ضریب جذب (تصویر ضمیمه شده) و گاف نواری مربوط به لایه های نازک اکسید مولیبدن ۲۹ ( pH=۱ /۴۶ و (۴۶/ PH) و H<sub>4</sub> ( pH=۱ /۴۶ و (۱۳/ PH) و H<sub>3</sub> ( pH=۲ /۱۳)

کاهش گاف انرژی می تواند به دلیل تشکیل تهی جاهای اکسیژن باشد، که می توانند الکترون بگیرند، در نتیجه تهی جاهای اکسیژن ا شغال شده به عنوان مراکز دهنده عمل می کنند. این مراکز در

گاف ممنوعه هستند و یک نوار دهنده باریک در زیر نوار رسانش تشکیل میدهند [۳۴]. همچنین در نمونههای ما با افزایش اندازه بلورک گاف انرژی کاهش یافته است. بر طبق تئوری محدودیت کوانتومی انرژی گاف نواری در نیمرسانا با کاهش اندازه ذره افزایش مییابد [۴۸]. بنابراین این تغییر در اندازه گاف نواری میتواند به علت افزایش اندازه بلورک و کاهش محدودیت کوانتومی باشد.

طیف PL همراه برازش گوسی در دمای اتاق از لایههای نازک MoO<sub>3</sub> سنتز شده در pHهای مختلف محلول اولیه در شکل ۳–۲۸ نشان داده شده است.

قلههای مشاهده شده در طیف PL در ناحیه uv قرار دارند. همانطور که در بخش ۴-۲-۴ در قسمت PL گفته شد، قلهها در ناحیه uv را میتوان به گسیل لبه نواری نسبت داد. انتقال قرمز مشاهده شده در نمونه H4 می تواند به دلیل کاهش گاف انرژی و اثر محدودیت کوانتومی باشد [۴۸].



شکل ۳-۲۸: طیف pL در دمای اتاق موج مربوط به لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش

هيدروترمال در pHهاي مختلف محلول اوليه: (الف): (۱۳/ PH=۱ ، (ب): (۴۶/ PH) ، (ب)

# ۳–۷ برر سی اثر زمان هیدروترمال در نانوگل ها ی MoS<sub>2</sub> سنتز شده به روش هیدروترمال

## ۳-۷-۱ تهیه محلول اولیه

برای ته یه محلول اول یه از پودر آمونیوم هپتا مولی بدات (MH4)6M07O24.4H2O) و تیواوره (CH4N2S) به عنوان ماده اولیه و از آب سه بار تقطیر به عنوان حلال استفاده شد. سپس محلول تهیه شده به یک اتوکلاو با ظرفیت M ۵۰ منتقل شده و در دمای<sup>°</sup> ۲۲۰ و برای ۲، ۴، ۸، ۱۲ و ۲۴ ساعت نگهداری شد و پس از آن پودر سیاه حاصل شده توسط سانتریفیوژ جمعآوری و چندین بار با آب سه بار تقطیر و اتانول شسته شد و سپس در دمای <sup>°</sup> ۶۰ و به مدت ۲۴ ساعت در آون خشک شد . روش سنتز شده در این بخش بر مبنای پژوهش ژانگ و همکاران می با شد [۵۲]. پنج نمونه با زمانهای مختلف سنتز (۲، ۴، ۸، ۱۲ و ۲۴ ) آماده گردید که به ترتیب به نام های ا<sup>M</sup>2. س<sup>A</sup>4.

$CSN_2H_4$	$+ 2H_20 -$	$\rightarrow 2NH_3 + CO_2$	$+ H_2S$	(۲–۳)
------------	-------------	----------------------------	----------	-------

$$(NH_4)_6 Mo_7 O_{24} \rightarrow 6 NH_3 + 7 MoO_3 + 3H_2 O$$
 (°-°)

$$MoO_2 + 2H_2S \rightarrow MoO_2 + SO_4^{2-} + 2H^+$$
 (4-4)

$$MoO_2 + 2H_2S \rightarrow MoS_2 + 2H_2O \qquad (\Delta-\tau)$$

## ۲-۷-۳ بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها

الگوهای پراش پرتو X (XRD) نمونههای تهیه شده به روش هیدروترمال در شکل ۳-۲۹ نشان

داده شده است. قلههای مشخص شده مربوط به ساختار بلوری شش گوشی 2MoS است. ابعاد شبکه P7/۱۶۱،*a*= ۳/۱۶۱،*a*= ۳ و ۲/۱۶۹ = ۵ آنگستروم و در تطابق با کارت استاندارد ( JCPDS Card شبکه Ns (No.037-1492 (No.037-1492) میباشد. قلههای دیگری در الگوی XRD نمونههای M<sub>1</sub> و M<sub>2</sub> مشاهده شد که مربوط به ساختار بلوری شش گوشی و فاز شبه پایدار B-10/531 است. ابعاد شبکه 2011/13. ا و b=10/531 هـ 10/531 و b=10/531 است. ابعاد شبکه 2011/13 ا به ساختار بلوری شش گوشی و فاز شبه پایدار (JCPDS Card No. 021-0569) میباشد. با افزایش زمان تبلور قله تیز (۰۰۰) در الگوهای XRD نمونههای M<sub>1</sub> و M<sub>2</sub> ظاهر شد که نشان میدهد 20 با افزایش زمان تبلور علم تیز (۰۰۲) در الگوهای XRD نمونههای B-10/531 و JCPDS میباشد. با



شکل ۳-۲۹: الگوی پراش پرتو X مربوط به نمونههای MoS<sub>2</sub> سنتز شده در زمانهای واکنش مختلف ۲، ۴، ۸، ۱۲ و M<sub>3</sub> ، M<sub>2</sub> ، M<sub>1</sub> ، M<sub>2</sub> ، M<sub>1</sub> ساعت به ترتیب با نامهای M<sub>1</sub> ، M<sub>1</sub> ، M<sub>2</sub> ، M<sub>1</sub> و

۳-۷-۳ ریختشناسی سطح

همانطور که در شکل ۳-۳۰ و ۳-۳۱ مشاهده می شود محصولات شامل نانوگلهایی هستند که از نانو صفحاتی با ضخامت حدود ۴۰ nm-۲۰ تشکیل شدهاند [۵۲]. با افزایش زمان واکنش اندازه نانو گلهای MoS2 افزایش پیدا کرده است و سپس برای زمانهای ۱۲ و ۲۴ ساعت کاهش می یابد.



شکل ۳-۳۰: تصاویر SEM با مقیاسهای به ترتیب ۱۰μm و ۵۰۰nm مربوط به نمونههای MoS<sub>2</sub> سنتز شده در زمانهای واکنش مختلف: (الف): ۲ و (ب) ۴ ساعت و به ترتیب با نامهای M<sub>1</sub> و M<sub>2</sub>



شکل ۳-۳۱: تصاویر SEM با مقیاسهای به ترتیب ۱۰µm و ۱۰۹m مربوط به نمونههای MoS2 سنتز شده در زمانهای واکنش مختلف: (ج): ۸۸ (د): ۱۲ و (ه): ۲۴ساعت و به ترتیب با نامهای M₄ ، M₃ و M₅

### EDX طيفسنجى ۴-۷-۳

شکل ۳۳-۳۲ طیف EDX و در صد اتمی و وزنی مربوط به دو نمونه MoS<sub>2</sub> سنتز شده در زمان واکنش ۲ و ۱۲ h را نشان میدهد. حضور عنصر اکسیژن به مولکول های آب به دام افتاده و حضور مقادیر MoO<sub>3</sub> در کرههای MoS<sub>2</sub> نسبت داده می شود [۵۳]. همانطور که مشاهده می شود با افزایش زمان واکنش از مقدار اکسیژن کاسته شده است که با نتایج بدست آمده از الگوهای پراش پرتو X مطابقت دارد.



شکل ۳۲-۳۳: آنالیز EDX مربوط به نمونههای MoS2 سنتز شده در زمانهای واکنش الف: (h M) و ب: h)M4) و ۲۱ (۱۲

## ۳-۷-۵ بررسی ویژگیهای نوری نمونه ها

طیف PL (در دمای اتاق) مربوط به نمونههای MoS<sub>2</sub> سنتز شده در زمانهای مختلف واکنش در شکل ۳–۳۳ نشان داده شده است. ابتدا نمونهها در اتانول مرک دیسپرس شده و سپس از محلول حاصل طیف PL گرفته شد. همانطور که مشاهده می شود در دو نمونه M و M و M هیچ قله گسیلی م شاهده نشد و برای نمونه M یک قله گسیل در انرژی در حدود V ا ۲ و برای دو نمونه دیگر در حدود V م ۱/۴ در مشاهده شد. مقایسه این نتیجه با کار میک و همکاران ( شکل ۳– ۳۴) نشان می دهد که دو نمونه اول بالک بوده و نمونه M سو لایه و دو نمونه دیگر را می توان گفت MoS دو لایه

مىباشند[۵۴] .



شکل ۳۳-۳۳: طیف PL در دمای اتاق مربوط به نمونههای MoS<sub>2</sub> سنتز شده در زمانهای واکنش مختلف ۲، ۴، ۸، ۱۲ و ۲۴ ساعت به ترتیب با نامهای M<sub>1</sub>، M<sub>2</sub>، M<sub>1</sub> و M<sub>4</sub>



شکل ۳-۳۴: طیف PL بر حسب انرژی فوتون و گاف انرژی بر حسب تعداد لایههای I ، MoS2 و N=1 و

```
قله A برای N=2-6 میباشد [۵۴].
```

# ۳-۸ بررسی ویژگیهای حسگری گازی لایههای MoO<sub>3</sub> تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز

در این بخش به بررسی ویژگیهای حسگری گازی لایههای اکسید مولیبدن تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز در فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲ و ۲۵ ۲/۵) که بهترتیب SMP1.8، SMP2.0، ۲۰۰ و و SMP2.5 نامیده شد، می پردازیم. ویژگیهای حسگری نمونهها، نسبت به غلظت ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ppm کاز اتانول در سـه دمای ۲۰۰، ۲۳۰ و ۲° ۲۶۰ بررسـی خواهد شـد. جهت بررسـی تکرار پذیری در اندازه گیری غلظت ۲۰۰ ppm مجددا اندازه گیری شـد. در ادامه به مطالعه تغییر پارامترهای حسگری همچون حساسیت، زمان پاسخ و زمان بازیابی خواهیم پرداخت.

# ۳-۸-۱ بررسیی ویژگی های حسیگری نمونه SMP1.8 در دماهای حسیگری متفاوت

ppm نمودار حساسیت بر حسب زمان نمونه SMP1.8 برای غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm برای غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰ و SMP1.8 برای غلظتهای ۱۰۰۰ میاطور که ۱۰۰۰ در سه دمای حسگری ۲۰۰، ۲۰۰ و C

حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی برای نمونه SMP1.8 در دمای حسگری ۲۰۰، ۲۳۰ و  $^{\circ}$  ۲۶۰ برای غلظتهای متفاوت گاز اتانول به ترتیب در جدول (۳–۹)، (۳–۱۰) و (۳–۱۱) نشان داده شده  $^{\circ}$  ستی مشاهده می شود با در معرض گذاشتن ناحیه سطحی حسگر به گاز اتانول در دمای حسگری  $^{\circ}$  ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، پا سخ گاز به ترتیب از ۱/۸۷ ٪ به ۲۹/۹۵ ٪ ، در دمای حسگری  $^{\circ}$  ۲۳۰ پا سخ گاز به ترتیب از ۱/۷۸ ٪ با ۲۰/۳۳ ٪ با ۲۰/۳۳ ٪ با ۲۰/۳۰ ٪ با

افزایش غلظت گاز از ۱۰۰ppm تا ۱۰۰۰ppm افزایش یافته است.



شکل ۳-۳۵: نمودار حساسیت بر حسب زمان برای نمونه SMP1.8 در دماهای حسگری:

(الف) 
$$^{\circ}C$$
 (ب)  $^{\circ}C$  (پ)  $^{\circ}C$  (پ)  $^{\circ}C$ 

با افزایش غلظت گاز از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ به این دلیل که سطح بزرگتری تو سط مولکولهای گاز اتانول جذب شده، پوشش داده می شود، واکنشهای سطحی بر روی سطح لایه افزایش مییابد و درنتیجه پاسخ گازی افزایش مییابد [۲۴]. زمان پاسخ با افزایش غلظت افزایش مییابد و مقدار گاز قابل دسترس بر روی سطح، در فرآیند جذب گاز و زمان پاسخ موثر است. زمان بازیابی بیشتر در غلظتهای بالا نشان دهنده دفع ضعیف گاز میباشد.

غلظت (ppm)	حساسيت (./)	زمان پاسخ (S)	زمان بازیابی (S)
1++	١/٨٧	۲۵۰	797
۲++	٩/١٣	٩٢٣	۴۵۳
۵++	10/87	799	۱۰۳۱
1+++	Y9/90	۲۰۵	٧٠٢

جدول ۳-۹: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه SMP1.8 نسبت به غلظتهای مختلف گاز اتانول در

دمای حسگری C° ۲۰۰

جدول ۳-۱۰: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه SMP1.8 نسبت به غلظتهای مختلف گاز اتانول در

دمای حسگری C<sup>°</sup> ۲۳۰

غلظت (ppm)	حساسيت (٪)	زمان پاسخ (S)	زمان بازیابی (S)
1++	١/٧٨	۲۸۹	۱۲۰
۲++	۴/۵۶	144	YYY
۵++	11/20	۲۰۴	۳۸۵
1+++	241/21	۲۵۳	444
جدول ۲-۱۱: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه SMP1.8 نسبت به غلظتهای مختلف گاز اتانول در

غلظت (ppm)	حساسيت (٪)	زمان پاسخ (S)	زمان بازیابی (S)
1++	۲/۴۳	۲۷۹	225
۲۰۰	۴/۷۵	٣٣٩	YOF
۵۰۰	٧/٩١	۲۱۲	۲۳۵
1+++	۲۰/۳۳	۴۰۵	489

دمای حسگری C° ۲۶۰

ppm شکل ۳-۳ نمودار حساسیت بر حسب زمان و نمودار حساسیت بر حسب دما نسبت به T۰۰ شکل ۳-۳ نمودار حساسیت به ۲۰۰ رخ می دهد. بنابراین ۲۰۰ اتانول در دمای C ° ۲۰۰ رخ می دهد. بنابراین دمای حسگری بهینه برای نمونه SMP1.8 °C °C است.



شکل ۳-۳۶: (الف): نمودار حساسیت بر حسب زمان و (ب): نسبت نمودار حساسیت بر حسب به دما برای ۲۰۰ ppm اتانول در دماهای مختلف (نمونه SMP1.8)

حساسیت نسبت به گاز اتانول در دمای C<sup>°</sup> ۲۳۰ نسبت به دمای C<sup>°</sup> ۲۰۰ کاهش یافته است. در C<sup>°</sup> ۲۳۰<sup>°</sup> به دلیل اینکه میزان واکنش اکسیژن از پیش جذب شده و گونههای گاز جذب شده نسبت به میزان انتشار مولکولهای گاز بالاتر است ، منجر به کاهش پاسخ گاز اتانول و در نتیجه کاهش محلهای حسکننده از حسگر می شود، در نتیجه حسا سیت نسبت به گاز اتانول کاهش یافته است محلهای حسکننده از حسار می شود، در نتیجه حسا سیت نسبت به گاز اتانول کاهش یافته است به در ایت به دمای کاز بالاتر است ، منجر به کاهش پاسخ ایز اتانول و در نتیجه کاهش محلهای حسکننده از حسار می شود، در نتیجه حسا سیت نسبت به گاز اتانول کاهش یافته است (۲۴). همچنین کاهش حساسیت گازی نمونه با افزایش دما تا C<sup>°</sup> ۲۳۰ می تواند بع دلیل نزدیک شدن به دمایی باشد که لایه نازک اکسید مولیبدن دچار کاهش در ضخامت لایه می شود.

۳-۸-۳ بررسی ویژگیهای حسگری نمونه SMP2.0 در دماهای حسگری متفاوت نمودار حساسیت بر حسب زمان نمونه SMP2.0 برای غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm ۱۰۰۰ در سه دمای حسگری ۲۰۰، ۲۳۰ و C° ۲۶۰ در شکل ۳-۳۷ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود در هر سه دما با افزایش غلظت گاز، حساسیت افزایش می یابد.







شکل ۳-۳۷: نمودار حساسیت بر حسب زمان برای نمونه SMP2.0 در دماهای حسگری:

```
(الف) ^{\circ}C (ب) ^{\circ}C (ب) ^{\circ}C و (ج) ^{\circ}C
```

جدول ۳-۱۲: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه SMP2.0 نسبت به غلظتهای مختلف گاز اتانول در

غلظت (ppm)	حساسيت (٪)	زمان پاسخ (S)	زمان بازیابی (S)
1++	۴/۲۶	۶۲۳	۳۵۸
۲++	٧/٩٢	۶۴۶	۵۵۷
۵++	۱۹/۳۰	٨٩٢	١٠٠٥
1+++	44/48	۹۵۹	1980

دمای C° ۲۰۰

جدول ۳-۱۳: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه SMP2.0 نسبت به غلظتهای مختلف گاز اتانول در

۲۳۰	°C	دمای
-----	----	------

غلظت (ppm)	حساسيت (٪)	زمان پاسخ (S)	زمان بازیابی (S)
۲++	۴/۲۱	۵۰۰	۵۱
۵++	۷/۳۶	۳۲۷	۱۱۳
1+++	٩/٢٢	۳۳۷	184

جدول ۳-۱۴: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه SMP2.0 نسبت به غلظتهای مختلف گاز اتانول در

دمای C° ۲۶۰

غلظت (ppm)	حساسيت (٪)	زمان پاسخ (S)	زمان بازیابی (S)
۲++	818+	۵۴۲	۳۷۶
۵++	٩/۵٨	۷۵۰	۷۱۰
1+++	11/98	٨٣۴	۷۵۰

با افزایش غلظت گاز، به این دلیل که سطح بزرگتری توسط مولکولهای گاز اتانول جذب شده، پو شش داده می شود، واکنشهای سطحی بر روی سطح لایه افزایش مییابد و درنتیجه پا سخ گازی افزایش مییابد [۲۴]. زمان پاسخ با افزایش غلظت افزایش مییابد و مقدار گاز قابل دسترس بر روی سطح، در فرآیند جذب گاز و زمان پاسخ موثر است. زمان بازیابی بیشتر در غلظتهای بالا نشان دهنده دفع ضعیف گاز میباشد.



شکل ۳-۳۸: (الف): نمودار حساسیت بر حسب زمان و (ب): نسبت نمودار حساسیت بر حسب به دما برای ۲۰۰ PPM اتانول در دماهای مختلف (نمونه SMP2.0)

حساسیت نسبت به گاز اتانول در دمای  $^{\circ}$  ۲۳۰ نسبت به دمای  $^{\circ}$  ۲۰۰ کاهش یافته است. در  $^{\circ}$  ۲۳۰ به دلیل اینکه میزان واکنش اکسیژن از پیش جذب شده و گونههای گاز جذب شده نسبت به  $^{\circ}$ 

میزان انتشار مولکولهای گاز بالاتر است، منجر به کاهش پاسخ گاز اتانول و در نتیجه کاهش محل های حس کننده از حسگر میشود، در نتیجه حساسیت نسبت به گاز اتانول کاهش یافته است [۲۴].

۳-۸-۳ بررســی ویژگی های حســگری نمونه SMP2.5 در دماهای حسـگری

متفاوت

ppm نمودار حساسیت بر حسب زمان نمونه SMP2.5 برای غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ppm و SMP2.5 برای غلظتهای ۱۰۰ مده است. همانطور که ۱۰۰۰ در سه دمای حسگری ۲۰۰، ۲۰۰ و C° ۲۶۰ در شکل ۳–۳۹ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود در هر سه دما با افزایش غلظت گاز، حساسیت افزایش می یابد.

حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی برای نمونه SMP2.5 در دمای حسگری ۲۰۰، ۲۳۰ و C° ۲۴۰ برای غلظتهای متفاوت گاز اتانول به ترتیب در جدول (۳–۱۵)، (۳–۱۶) و (۳–۱۷) نشان داده شده است. مشاهده می شود با در معرض گذاشتن ناحیه سطحی حسگر به گاز اتانول در دمای حسگری C° ۲۰۰ ، پاسخ گاز به ترتیب از ۷/۵۳ ٪ به ۲۳/۳۵ ٪ ، در دمای حسگری C° ۲۳۰ پاسخ گاز به ترتیب از ۱۰۹۷ ٪ به ۹/۳۰ ٪ و در دمای حسگری C° ۲۶۰ پاسخ گاز به ترتیب از ۳/۴۸ ٪ به ۲۱/۸۸ ٪ با افزایش غلظت گاز از ۱۰۰ppm تا ۱۰۰۰ppm افزایش یافته است.

با افزایش غلظت گاز ، به این دلیل که سطح بزرگتری توسط مولکولهای گاز اتانول جذب شده، پو شش داده می شود، واکنشهای سطحی بر روی سطح لایه افزایش مییابد و درنتیجه پا سخ گازی افزایش مییابد [۲۴]. زمان پاسخ با افزایش غلظت افزایش مییابد و مقدار گاز قابل دسترس بر روی سطح، در فرآیند جذب گاز و زمان پاسخ موثر است. زمان بازیابی بیشتر در غلظتهای بالا نشان دهنده دفع ضعیف گاز میباشد.





Time (s)



شکل ۳-۳۹: نمودار حساسیت بر حسب زمان برای نمونه SMP2.5 در دماهای حسگری: (الف) C° ۲۰۰ (ب) C° ۲۳۰ و (ج) C° ۲۶۰ (ج)

جدول ۳-۱۵: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه SMP2.5 نسبت به غلظتهای مختلف گاز اتانول

غلظت (ppm)	حساسيت (٪)	زمان پاسخ (S)	زمان بازیابی (S)
1++	٧/۵٣	1+14	8.8
۲۰۰	۱۱/۰۸	1.40	1.44
۵۰۰	18/80	649	1980
1+++	۲۳/۳۵	٩٠۶	1966

۲۰۰°C	دمای	در
-------	------	----

جدول ۳-۱۶: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه SMP2.5 نسبت به غلظتهای مختلف گاز اتانول

۲۳۰	°C	دمای	در
-----	----	------	----

غلظت (ppm)	حساسيت (٪)	زمان پاسخ (S)	زمان بازیابی (S)
1++	+/٩Y	ዖልኛ	424
۲۰۰	١/٨١	۵۶۳	۵۳۵
۵۰۰	۵/۱۹	۶۳۰	8771
1+++	۹/۳۰	421	1260

جدول ۳-۱۷: حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه SMP2.5 نسبت به غلظتهای مختلف گاز اتانول

در دمای C° ۲۶۰

غلظت (ppm)	حساسيت (٪)	زمان پاسخ (S)	زمان بازیابی (S)
1++	<b>٣/</b> ۴λ	۵ - ۱	۷۳۸
۲۰۰	۷/۸۵	۷۱۳	1809
۵++	14/41	<u></u> हन् -	1710
1+++	۲ ۱/۸۸	414	1715

شکل ۳-۴۰ نمودار حسا سیت بر حسب زمان نسبت به ۲۰۰ اتانول در دماهای مختلف میباشد. بیشینه پاسخ حسگر در دمای C<sup>°</sup> ۲۰۰ رخ میدهد. بنابراین دمای کار بهینه برای نمونه SMP2.5 C<sup>°</sup> ۲۰۰ است. حسا سیت نسبت به گاز اتانول در دمای C<sup>°</sup> ۲۳۰ نسبت به دمای C<sup>°</sup> ۲۰۰ کاهش یافته است. در C<sup>°</sup> ۲۳۰۰، به دلیل اینکه میزان واکنش اکسیژن از پیش جذب شده و گونههای گاز جذب شده نسبت به میزان انتشار مولکولهای گاز بالاتر است، منجر به کاهش پاسخ گاز اتانول و در نتیجه کاهش محل های حسکننده از حسگر می شود، در نتیجه حسا سیت نسبت به گاز اتانول



شکل ۳-۴۰: (الف): نمودار حساسیت بر حسب زمان و (ب): نسبت نمودار حساسیت بر حسب به دما برای ۲۰۰ PPM اتانول در دماهای مختلف (نمونه SMP2.5)

شکل ۳-۴۱ نمودار حساسیت بر حسب زمان نسبت به ۲۰۰ ppm اتانول در دمای <sup>°</sup> ۲۰۰ برای نمونههای SMP2.0 ،SMP1.8 و SMP2.2 میبا شد. بیشینه پاسخ حسگر در دمای <sup>°</sup> ۲۰۰ متعلق به نمونه SMP1.8 است که میتواند به دلیل زبری سطح نسبتا بالا و در نتیجه ناحیه سطحی بیشتر باشد که جایگاههای بیشتری را برای جذب مولکولهای اتانول فراهم می کند. واضح است در ناحیه سطحی بیشتری از مواد ، برهمکنش بین مولکولهای گاز جذب شده و سطح حسگر قوی تر است و در نتیجه پاسخ گازی بیشتر میباشد [۵۵].



شکل ۳-۴۱: نمودار حساسیت بر حسب زمان نسبت به ۲۰۰ PPM اتانول در دمای ℃ ۲۰۰ °C

نمونههای SMP2.0 ،SMP1.8 و SMP2.2

۳-۹ جمعبندی

در این فصل به کارهای انجام شده در این پایاننامه و تحلیل و مشخصهیابی لایههای نازک MoO<sub>3</sub> بدست آمده به روش اسپری پایرولیزیز و هیدروترمال و همچنین نمونههای MoO<sub>2</sub> بدست آمده به روش هیدروترمال پرداخته شد. همچنین ویژگیهای حسگری نمونههای MoO<sub>3</sub> بد ست آمده به روش اسپری پایرولیزیز در دماها و غلظتهای مختلف گاز اتانول مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظه شــد در نمونههای MoO<sub>3</sub> تهیه شــده به روش اســپری پایرولیزیز تمام نمونهها در فاز ترمودینامیکی αMoO<sub>3</sub> و در ساختار بلوری راستگوشه رشد یافتهاند.

در نمونههای MoO<sub>3</sub> تهیه شـده به روش هیدروترمال پارامترهای زیرلایههای بذری متفاوت، دمای واکنش و pH محلول اولیه مورد بررسی قرار گرفت. در نمونههای تهیه شده با زیرلایههای بذری، دمای واکنش و pH محلول اولیه متفاوت، آنالیز الگوی پراش پرتو X (XRD) فاز شبه پایدار h-MoO3 با ساختار بلوری شش گوشی را نشان داد. همچنین در نمونههای تهیه شده با دماهای مختلف واکنش با افزایش دما شاهد تغییر فاز نمونهها از فاز را ست گو شه به شش گو شی هستیم. تصاویر FESEM از نمونهها تشکیل میکرومیلههای شش گو شی را نشان داد. همچنین تودههایی از میلههای در شت به شـکل گل نیز در نمونهها مشـاهده میشـود. در نمونههای دی سـولفید مولیبدن تهیه شـده به روش هيدروترمال تاثير زمان واكنش مورد بررسي قرار گرفت. آناليز الگوي يراش يرتو X (XRD) تشـكيل ساختار بلوری شش گو شی  $MoS_2$  را نشان داد. نتایج SEM نشان دادند که نانوذرات  $MoS_2$  بد ست آمده متشــکل از نانوصــفحات خیلی نازک با ضــخامتی در حدود ۳m ۴۰-۲۰ هســتند. در پایان ویژگیهای حسگری نمونههای تهیه شده به روش ا سپری پایرولیزیز نسبت به گاز اتانول در دماهای مختلف و تغییرات پارامترهای حسگری با افزایش فشار گاز حامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دمای کار بهینه برای تمامی نمونهها  $\hat{C}$  ۲۰۰ می با شد و بی شینه یا سخ حسگر در دمای  $\hat{C}$  ۲۰۰ متعلق به نمونه SMP1.8 است. فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

#### ۴–۱ مقدمه

در این پایاننامه به مطالعه خواص ساختاری، ریخت شناسی و نوری نمونههای اکسید مولیبدن مولیبدن تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز و هیدروترمال، همچنین نمونههای دی سولفید مولیبدن سنتز شده به روش هیدروترمال پرداخته شده است ویژگیهای حسگری گازی نمونههای اکسید مولیبدن سنتز شده با روش اسپری پایرولیزیز برر سی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل به جمعبندی و نتیجه گیری دادهها و مشخصات لایههای نازک و خواص حسگری نمونهها پرداخته شده است.

## ۴-۲ برر سی اثر ف شار گاز حامل بر ویژگیهای فیزیکی و اپتیکی نمونههای تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز

لایههای اکسید مولیبدن بر روی زیرلایههای شیشه ای به روش ا سپری پایرولیزیز با فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲/۰، ۲/۲ و ۲/۵ bar) آماده گردید.

نتایج به دست آ مده از الگوی پراش پرتو ایکس نشان می دهد تمام نمونه ها در فاز ترمودینامیکی MoO3-α و در ساختار بلوری راست گوشه رشد یافتهاند. مشاهده می شود شدت قلهها در نمونه با فشار bar ۲ قویتر است، که نشان دهنده بلورینگی بهتر در این نمونه می باشد. در تمامی نمونه ها ر شد غالب در را ستای (۰۲۰) می با شد. ویژگی های نوری نمونه ها تو سط سه پارامتر جذب، عبور، بازتاب و فوتولومینسانس برر سی شد و نتایج به دست آمده بیانگر این است که با افزایش فشار گاز حامل، گاف نواری نمونه ها کاهشی از ۳/۵۰ به ۷۵ ۳/۱۶ را نشان داد که می تواند به دلیل تغییر تراکم تهی جاهای اکسیژن باشد.

قلههای مشاهده شده در طیف PL در دو ناحیه uv و مرئی قرار دارند. قلهها در ناحیه uv را

می توان به گسیل لبه نواری، به دلیل بازتر کیبی اکسیتون آزاد و قلهها در ناحیه مرئی را می توان به گذارها از مراکز اپتیکی برانگیخته در ترازهای عمقی نسبت داد. گسیل ترازهای عمقی معمولا به دلیل حضور ناخالصیها، اتمهای Mo بین جایگاهی، و همچنین نواقص سطح می با شد و شدت آن ارتباط مستقیمی با تراکم نواقص دارد. نمونه سنتز شده در فشار گاز حامل N/۸ (SMP1.8) شدت PL بیشتری نسبت به سایر نمونهها از خود نشان می دهد.

۴ بررسی اثر زیرلایه در سنتز لایههای نازک MoO<sub>3</sub> به روش هیدروترمال در این قسمت نمونههای اکسید مولیبدن بر روی زیرلایه بذری با PH محلول ۱/۴۶ تهیه شدند. و دو نمونه با زیر لایههای بذری با فشارهای مختلف (SMP2.0, SMP2.5) آماده گردید.

الگوهای پراش پرتو X(XRD) لایه های نازک اکسید مولیبدن لایهنشانی شده به روش هیدروترمال نشان میدهند که قله های مشخص شده مربوط به ساختار بلوری شش گوشی و فاز شبه پایدار MoO3-۱۹ است. شدت قله ها در نمونه با زیر لایه بذری تهیه شده به روش ا سپری پایرولیزیز با فشار گاز حامل بیشتر ( Ko ۵۵) قوی تر میباشد. تصاویر FESEM از لایه های نازک MoO3 آماده شده به روش هیدروترمال با دو زیرلایه بذری، میکرومیله های شش گوشی و همچنین توده هایی از میله های به روش هیدروترمال با دو زیرلایه بذری، میکرومیله های شش گوشی و همچنین توده هایی از میله های در شت به شکل گل نیز در را نشان میدهد. ویژگی های اپتیکی نمونه ها برر سی شد. نتایج به د ست آمده بیانگر این ا ست که در طوج موج مرئی میزان عبور برای نمونه سنتز شده با زیرلایه بذری آماده شده به روش ا سپری پایرولیزیز با ف شار گاز حامل ۲/۵ لهت کاهش بوده ا ست و شفافیت نمونه کمتر میبا شد. گاف نواری از ۲/۸۲ به V ۲/۸۲ کاهش یافت. کاهش گاف انرژی میتواند به دلیل ت شکیل تهی جاهای اکسیژن و اثر محدودیت کوانتومی باشد.

#### ۴-۴ بررسی اثر دما در سنتز لایههای نازک MoO<sub>3</sub> به روش هیدروترمال

نمونههای اکسید مولیبدن بر روی زیرلایه بذری (نمونه سنتز شده به روش اسپری پایرولیزیز با فشار گاز حامل ۲ bar (SMP2.0)) تهیه شدند. و سه نمونه با دماهای مختلف واکنش (۲۰، ۸۰ و ۱۲۵°C)) آماده گردید.

الگوی پراش پرتو X نشیان می د هد بلور های MoO<sub>3</sub> به عنوان تابعی از د مای واکنش هیدروترمال دارای فازهای مختلفی است. در دمای C ° ۲۰ محصول شامل فازهای شش گوشی و را ست گو شه می با شد. در حالی که در دما ۸۰ و C مراک ا قلههای م شخص شده مربوط به ساختار بلوری شش گوشی و فاز شبه پایدار MoO<sub>3</sub> - ۸ است . با افزایش دما قلههای پراش MoO<sub>3</sub> و ماخ ساختار می افزای شره می باشد. در حالی که در دما ۸۰ و C مراک ا قلههای م شخص شده مربوط به ساختار بلوری شش گوشی و فاز شبه پایدار MoO<sub>3</sub> - ۸ است . با افزایش دما قلههای پراش MoO<sub>3</sub> آماده بلوری شش گوشی و فاز شبه پایدار MoO<sub>3</sub> - ۸ است . با افزایش دما قلههای پراش MoO<sub>3</sub> آماده فاهر شد و قلههای پراش MoO<sub>3</sub> - ۵ مایند شد. تصاویر MESEM از Vیههای ناز ک MoO<sub>3</sub> آماده شده در دماهای مختلف واکنش (۲۰ م۰۰ و C م ۱۲۵) به روش هیدروترمال میکرومیلههای شش گوشی و همچنین تودههایی از میلههای درشت به شکل گل در دمای C<sup>6</sup> ما ۲۰ نیز تشکیل شده است. ویژ گیهای اپتیکی نمونهها بررسی شد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که با افزایش دمای واکنش نمونهها شی فافتر شده اند. با افزایش دمای C ۲۰ مروحی افزایش دمای ویژ گیهای اپتیکی نمونه ها بررسی شد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که با افزایش دمای واکنش نمونهها شی فافتر شده اند. با افزایش دما ز ۲۰ تا ۲ م ۲۰۵، گاف نواری نمونه ها از ۲/۲۱ به واکنش نمونهها شیفافتر شده دی با دراکم تهیجاهی اکر ۲۰ م ۲۰ مروحی می از ۲/۸ به واکنش نمونهها شیفافتر شده دایل تغییر تراکم تهیجاهی اکسیژن و یا به علت افزایش اندازه واکن و کاهش محدودیت کوانتومی باشد.

#### 4-4 برر سی اثر pH لایههای نازک MoO3 به روش هیدروترمال (با ا ستفاده از زیرلایه SMP2.0)

نمونههای اکسید مولیبدن بر روی زیرلایه بذری بذری تهیه شده به روش ا سپری پایرولیزیز با فشار گاز حامل ۲ bar سنتز شدند. و دو نمونه با pHهای مختلف محلول اولیه (۲/۱۳ و۱/۴۶) آماده

گردید.

الگوهای پراش پرتو X(XRD) لایه های نازک اکسید مولیبدن لایه نشانی شده به روش هیدروترمال نشان می دهند که قله های مشخص شده مربوط به ساختار بلوری شش گوشی و فاز شبه پایدار h-MoO3 است. تصاویر FESEM از لایه های نازک MoO3 آماده شده در Hqهای مختلف محلول ( ۲/۱۳ و۲/۱۴) به روش هیدروتر مال میکرومیله های شــش گوشــی و همچنین توده هایی از میله های درشت به شکل گل نیز در را نشان می دهد. ویژگی های اپتیکی نمونه ها برر سی شد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که با کاهش PH محلول از ۲/۱۳ به ۱/۴۶، در طوح موج مرئی میزان عبور افزایش یافته اســت. با کاهش PH محلول گاف انرژی افزایش یافته اســت. گاف نواری از ۲/۸۳ به امراک اوزایش یافت که می تواند به دلیل تغییر تراکم تهی جاهی اکسیژن و یا به علت افزایش اندازه بلورک و کاهش محدودیت کوانتومی باشد. قله های مشاهده شده در طیف L در دو ناحیه VU و مرئی قرار دارندقله ها در ناحیه VU را می توان به گســیل لبه نواری و قله ها در ناحیه مرئی را می توان به گذارها از مراکز اپتیکی برانگیخته در ترازهای عمقی نسبت داد

۴–۶ برر سی اثر pH لایههای نازک MoO<sub>3</sub> به روش هیدروترمال (با ا ستفاده از زیرلایه SMP2.5)

نمونههای اکسید مولیبدن بر روی زیرلایه بذری بذری تهیه شده به روش ا سپری پایرولیزیز با فشار گاز حامل ۲/۵ bar سنتز شدند. و دو نمونه با pHهای مختلف محلول اولیه (۲/۱۳ و۱/۴۶) آماده گردید.

الگوهای پراش پرتو XRD)X لایه های نازک اکسید مولیبدن لایهنشانی شده به روش

هیدروترمال نشان میدهند که قله های مشخص شده مربوط به ساختار بلوری شش گوشی و فاز شبه پایدار AMOO<sub>3</sub> است. تصاویر FESEM از لایه های نازک MOO<sub>3</sub> آماده شده در HPهای مختلف محلول ( ۲/۱۳ و۲/۱۴) به روش هیدروتر مال میکرومیله های شــش گوشــی و همچنین توده هایی از میله های در شت به شکل گل نیز در را نشان می دهد. ویژگی های اپتیکی نمونه ها برر سی شد. نتایج به دسـت آمده بیانگر این اسـت که با کاهش PH محلول از ۲/۱۳ به ۱/۴۶، در ناحیه مرئی میزان عبور کاهش یافته اسـت و با کاهش PH محلول گاف انرژی افزایش یافته اسـت. گاف نواری از ۲/۸۸ به باشد. قله های مشاهده شده در طیف PH محلول گاف انرژی افزایش یافته اسـت. گاف نواری از ۲/۸۸ به باشد. قله های مشاهده شده در طیف PH در ناحیه ۷۷ قرار دارند. همانطور که در بخش ۴-۲-۴ در باشـد. قله های مشاهده شده در طیف V در ناحیه ۷۵ قرار دارند. همانطور که در بخش ۴-۲-۴ در

## ۴−۷ بررسـی اثر زمان هیدروترمال در نانوگل هـا ی MoS₂ ســنتز شــده به روش هیدروترمال

نمونههای دی سولفید مولیبدن به صورت پودری به روش هیدروترمال تهیه شدند. و ۵ نمونه با زمانهای مختلف سنتز (۲، ۴، ۸، ۱۲ و ۲۴ ساعت) آماده گردید.

الگوهای پراش پرتو X(XRD) نمونههای MoS<sub>2</sub> سنتز شده به روش هیدروترمال نشان میدهند قلههای مشخص شده مربوط به ساختار بلوری شش گوشی MoS<sub>2</sub> است. همچنین در الگوی XRD نمونههای M<sub>1</sub> و M<sub>2</sub> پیکهای دیگری مشاهده شد که مربوط به ساختار بلوری شش گوشی و فاز شبه پایدار h-MoO<sub>3</sub> است. در نتیجه افزایش زمان تبلور، با افزایش بلورینگی و ناپدید شدن قلههای مربوط به h-MoO<sub>3</sub> همراه است. همچنین تصاویر SEM نشان میدهد محصولات شامل نانوگلهایی هستند که از نانوصفحاتی با ضخامت حدود nm ۴۰–۲۰ تشکیل شدهاند. طیف PL نمونهها نشان داد که دو نمونه اول بالک بوده و نمونه M1 سه لایه و دو نمونه دیگر را میتوان گفت MoS دو لایه میباشند.

### ۴-۸ برر سی ویژگیهای حسگری گازی لایههای MoO₃ تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز

در این بخش ویژگیهای حسگری گازی لایههای اکسید مولیبدن تهیه شده به روش ا سپری پایرولیزیز در فشارهای مختلف گاز حامل (۱/۸، ۲ و bar (۲/۵) که بهترتیب SMP1.8، SMP2.0 و SMP2.5 نامیده شد، پرداخته شد. ویژگیهای حسگری نمونهها، نسبت به غلظت ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ppm کاز اتانول در سه دمای ۲۰۰، ۲۰۰ و 2° ۲۶۰ مورد برر سی قرار گرفت. نتیاج نشان داد در تمامی نمونهها در هر سه دما با افزایش غلظت گاز، حساسیت افزایش مییابد. و دمای کار بهینه برای هر سه نمونه 2° ۲۰۰ بد ست آمد و نمونه SMP1.8 بیشترین میزان حسا سیت را به گاز اتانول

چشماندازه آینده

با توجه به مطالعات و کارهای آزمایشــگاهی انجام شـده در این پایاننامه، جهت ادامه تحقیقات و مطالعات تکمیلی، کارهایی که در این پایاننامه میسـر نشـد در این بخش به عنوان پیشـنهادات ارائه می شود.

بررسی ویژگیهای حسگری گازی نمونههای MoO<sub>3</sub> تهیه شده به روش هیدروترمال
 بررسی ویژگیهای حسگری گازی نمونهها برای گازهای دیگر مانند استون و آمونیاک
 بررسی ویژگیهای الکتروکرومیک، فوتوکرومیک، ترموکرومیک و فوتوکاتالیزوری نمونهها

[1] M. Egleson, (1994), concise encyclopedia chemistry, Walter de gruyter, 660-663.

[2] L. Cai, P.M. Rao, X. Zheng, (2011) "Morphology-Controlled Flame Synthesis of Single, Branched, and Flower-like  $\alpha$ -MoO<sub>3</sub> Nanobelt Arrays", Nano Letters, vol. 11, pp. 872-877.

[3] K. Koike, R. Wada, S. Yagi, Y. Harada, S. Sasa, M. Yano, (**2014**) "Characteristics of MoO<sub>3</sub> films grown by molecular beam epitaxy", **Japanese Journal of Applied Physics**, vol. 53, pp. 05FJ02.

[4] A. Chithambararaj, N. Rajeswari Yogamalar, A.C. Bose, (**2016**) "Hydrothermally Synthesized h-MoO<sub>3</sub> and  $\alpha$ -MoO<sub>3</sub> Nanocrystals: New Findings on Crystal-Structure-Dependent Charge Transport", **Crystal Growth & Design**, vol. 16, pp. 1984-1995.

[5] S. Mahajan, S. Mujawar, P. Shinde, A. Inamdar, P. Patil, (2008) "optical and electrochromic properties of Nb-doped  $MoO_3$  thin films", Applied Surface Science, vol. 254, pp. 5895-5898.

[6] A. Chithambararaj, A.C. Bose, (**2011**) "Hydrothermal synthesis of hexagonal and orthorhombic MoO<sub>3</sub> nanoparticles", **Journal of Alloys and Compounds**, vol. 509, pp. 8105-8110.

[7] V.S. Saji, C.W. Lee, (2012) "Molybdenum, molybdenum oxides, and their electrochemistry", ChemSusChem, vol. 5, pp. 1146-1161.

[8] S. Choi, Z. Shaolin, W. Yang, (**2014**) "Layer-number-dependent work function of MoS<sub>2</sub> nanoflakes", **Journal of the Korean Physical Society**, vol. 64, pp. 1550-1555.

[9] N. Bandaru, R.S. Kumar, D. Sneed, O. Tschauner, J. Baker, D. Antonio, S.-N. Luo, T. Hartmann, Y. Zhao, R. Venkat, (**2014**) "Effect of pressure and temperature on structural stability of MoS<sub>2</sub>", **The Journal of Physical Chemistry C**, vol. 118, pp. 3230-3235.

[10] R. Ganatra, Q. Zhang, (2014) "Few-layer  $MoS_2$ : a promising layered semiconductor", ACS nano, vol. 8, pp. 4074-4099.

[11] V. Kaushik, D. Varandani, B.R. Mehta, (**2015**) "Nanoscale Mapping of Layer-Dependent Surface Potential and Junction Properties of CVD-Grown MoS<sub>2</sub> Domains", **The Journal of Physical Chemistry C**, vol. 119, pp. 20136-20142.

[12] W. Zhang, P. Zhang, Z. Su, G. Wei, (**2015**) "Synthesis and sensor applications of MoS<sub>2</sub>-based nanocomposites", **Nanoscale**, vol. 7, pp. 18364-18378.

[13] J. Xiao, D. Choi, L. Cosimbescu, P. Koech, J. Liu, J.P. Lemmon, (2010) "Exfoliated MoS2 nanocomposite as an anode material for lithium ion batteries", Chemistry of

Materials, vol. 22, pp. 4522-4524.

[14] J.-M. Yun, Y.-J. Noh, J.-S. Yeo, Y.-J. Go, S.-I. Na, H.-G. Jeong, J. Kim, S. Lee, S.-S. Kim, H.Y. Koo, (**2013**) "Efficient work-function engineering of solution-processed MoS<sub>2</sub> thin-films for novel hole and electron transport layers leading to high-performance polymer solar cells", **Journal of Materials Chemistry C**, vol. 1, pp. 3777-3783.

[15] Q. He, Z. Zeng, Z. Yin, H. Li, S. Wu, X. Huang, H. Zhang, (**2012**) "Fabrication of Flexible MoS2 Thin-Film Transistor Arrays for Practical Gas-Sensing Applications", **Small**, vol. 8, pp. 2994-2999.

[16] V. Buck, (**1983**) "Morphological properties of sputtered MoS<sub>2</sub> films", **Wear**, vol. 91, pp. 281-288.

[17] M. Donley, P. Murray, S. Barber, T. Haas, (**1988**) "Deposition and properties of MoS<sub>2</sub> thin films grown by pulsed laser evaporation", **Surface and Coatings Technology**, vol. 36, pp. 329-340.

[18] A.S. George, Z. Mutlu, R. Ionescu, R.J. Wu, J.S. Jeong, H.H. Bay, Y. Chai, K.A. Mkhoyan, M. Ozkan, C.S. Ozkan, (2014) "Wafer scale synthesis and high resolution structural characterization of atomically thin MoS<sub>2</sub> layers", Advanced Functional Materials, vol. 24, pp. 7461-7466.

[19] Y.H. Lee, X.Q. Zhang, W. Zhang, M.T. Chang, C.T. Lin, K.D. Chang, Y.C. Yu, J.T.W. Wang, C.S. Chang, L.J. Li, (**2012**) "Synthesis of Large-Area MoS2 Atomic Layers with Chemical Vapor Deposition", **Advanced Materials**, vol. 24, pp. 2320-2325.

[20] E. Ponomarev, M. Neumann-Spallart, G. Hodes, C. Levy-Clement, (**1996**) "Electrochemical deposition of  $MoS_2$  thin films by reduction of tetrathiomolybdate", **Thin Solid Films**, vol. 280, pp. 86-89.

[21] A. Ramadoss, T. Kim, G.-S. Kim, S.J. Kim, (2014) "Enhanced activity of a hydrothermally synthesized mesoporous  $MoS_2$  nanostructure for high performance supercapacitor applications", New Journal of Chemistry, vol. 38, pp. 2379-2385.

[22] G. Tontini, G. Tontini, G.D.L. Semione, G.D.L. Semione, C. Bernardi, C. Bernardi, R. Binder, R. Binder, J.D.B. de Mello, J.D.B. de Mello, (2016) "Synthesis of nanostructured flower-like MoS<sub>2</sub> and its friction properties as additive in lubricating oils", Industrial Lubrication and Tribology, vol. 68, pp. 658-664.

[23] P. Jittiarporn, L. Sikong, K. Kooptarnond, W. Taweepreda, (**2014**) "Effects of precipitation temperature on the photochromic properties of h-MoO<sub>3</sub>", **Ceramics International**, vol. 40, pp. 13487-13495.

[24] A.A. Mane, A.V. Moholkar, (**2017**) "Orthorhombic MoO<sub>3</sub> nanobelts based NO<sub>2</sub> gas sensor", **Applied Surface Science**, vol. 405, pp. 427-440.

[25] G. Tang, J. Sun, C. Wei, K. Wu, X. Ji, S. Liu, H. Tang, C. Li, (**2012**) "Synthesis and characterization of flowerlike MoS<sub>2</sub> nanostructures through CTAB-assisted hydrothermal

process", Materials Letters, vol. 86, pp. 9-12.

[26] D. Perednis, L.J. Gauckler, (2005) "Thin film deposition using spray pyrolysis", Journal of electroceramics, vol. 14, pp. 103-111.

[27] L. Filipovic, S. Selberherr, G.C. Mutinati, E. Brunet, S. Steinhauer, A. Köck, J. Teva, J. Kraft, J. Siegert, F. Schrank, (**2014**) "Methods of simulating thin film deposition using spray pyrolysis techniques", **Microelectronic Engineering**, vol. 117, pp. 57-66.

[28] D.J. Late, Y.-K. Huang, B. Liu, J. Acharya, S.N. Shirodkar, J. Luo, A. Yan, D. Charles, U.V. Waghmare, V.P. Dravid, C.N.R. Rao, (2013) "ensing Behavior of Atomically Thin-Layered MoS<sub>2</sub> Transistors", ACS Nano, vol. 7, pp. 4879-4891.

[۲۹] م. کرباسی، (۱۳۸۸) "میکروسکوپ الکترونی روبشی و کاربردهای آن در علوم مختلف و فناوری نانو"، چاپ اول،ا جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان،.

[۳۰] پ. مرعشی, س. کاویانی, ح. سرپولکی, ع. ذوالفقاری، (۱۳۸۹) "ا**صول و کاربرد میکروسکوپ–های الکترونی و روش¬های نوین آنالیز – ابزار شناسایی دنیای نانو** " ویرایش دوم، چاپ دوم، دانشگاه علم و صنعت ایران،..

[31] S. Khalate, R. Kate, H. Pathan, R. Deokate, (2017) "Structural and electrochemical properties of spray deposited molybdenum trioxide ( $\alpha$ -MoO<sub>3</sub>) thin films", Journal of Solid State Electrochemistry, pp. 1-10.

[32] D.A. Skoog, F.J. Holler, S.R. Crouch, (2017) "Principles of instrumental analysis", Cengage learning.

[33] S. Pourteimoor, M.E. Azim-Araghi, (2014) "Optical studies of  $TiO_2$ -lead phthalocyanine nanocomposite thin films prepared by electron beam evaporation", Materials Science in Semiconductor Processing, vol. 18, pp. 97-104.

[34] A. Bouzidi, N. Benramdane, H. Tabet-Derraz, C. Mathieu, B. Khelifa, R. Desfeux, (2003) "Effect of substrate temperature on the structural and optical properties of  $MoO_3$  thin films prepared by spray pyrolysis technique", **Materials Science and Engineering: B**, vol. 97, pp. 5-8.

[35] J J. Singh, (2007) "Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures", Cambridge University Press.

[36] T.H. Gfroerer, (**2000**) "Photoluminescence in analysis of surfaces and interfaces", Encyclopedia of Analytical Chemistry.

[37] M.U. Qadri, (**2014**) "Tungsten oxide nanostructures and thin films for optical gas sensors", Universitat Rovira i Virgili.

[38] N. Barsan, U. Weimar, (**2001**) "Conduction model of metal oxide gas sensors", **Journal of electroceramics**, vol. 7, pp. 143-167.

[39] L.-L. Sui, X.-F. Zhang, X. Cheng, P. Wang, Y.-M. Xu, S. Gao, H. Zhao, L.-H. Huo,

(2017) "Au-loaded hierarchical  $MoO_3$  hollow spheres with enhanced gas sensing performance for the detection of BTX (benzene, toluene and xylene) and the sensing mechanism", ACS Applied Materials & Interfaces.

[40] C. Wang, L. Yin, L. Zhang, D. Xiang, R. Gao, (2010) "Metal oxide gas sensors: sensitivity and influencing factors", Sensors, vol. 10, pp. 2088-2106.

[41] Y. Liu, S. Yang, Y. Lu, N.y.V. Podval'naya, W. Chen, G.S. Zakharova, (2015) "Hydrothermal synthesis of h-MoO3 microrods and their gas sensing properties to ethanol", Applied Surface Science, vol. 359, pp. 114-119.

[42] S. Sunu, E. Prabhu, V. Jayaraman, K. Gnanasekar, T. Seshagiri, T. Gnanasekaran, (2004) "Electrical conductivity and gas sensing properties of MoO<sub>3</sub>", Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 101, pp. 161-174.

[43] B. Kannan, R. Pandeeswari, B.G. Jeyaprakash, (2014) "Influence of precursor solution volume on the properties of spray deposited  $\alpha$ -MoO<sub>3</sub> thin films", Ceramics International, vol. 40, pp. 5817-5823.

[44] A. Hojabri, F. Hajakbari, A.E. Meibodi, (2015) "Structural and optical properties of nanocrystalline  $\alpha$ -MoO<sub>3</sub> thin films prepared at different annealing temperatures", Journal of Theoretical and Applied Physics, vol. 9, pp. 67-73.

[46] H.M. Martínez, J. Torres, L.D. López-Carreño, M.E. Rodríguez-García, (**2012**) "The Effect of Substrate Temperature on the Optical Properties of MoO<sub>3</sub> Nano-crystals Prepared Using Spray Pyrolysis", **Journal of Superconductivity and Novel Magnetism**, vol. 26, pp. 2485-2488.

[47] N. Illyaskutty, S. Sreedhar, G.S. Kumar, H. Kohler, M. Schwotzer, C. Natzeck, V.M. Pillai, (**2014**) "Alteration of architecture of MoO<sub>3</sub> nanostructures on arbitrary substrates: growth kinetics, spectroscopic and gas sensing properties", **Nanoscale**, vol. 6, pp. 13882-13894.

[48] I. Navas, R. Vinodkumar, V.M. Pillai, (2011) "Self-assembly and photoluminescence of molybdenum oxide nanoparticles", **Applied Physics A**, vol. 103, pp. 373-380.

[49] K. Inzani, M. Nematollahi, S.M. Selbach, T. Grande, F. Vullum-Bruer, (**2017**) "Progression of reduction of MoO<sub>3</sub> observed in powders and solution-processed films", **Thin Solid Films**, vol. 626, pp. 94-103.

[50] Y. Shen, F. Hu, Y. Yang, Y. Xiao, P. Yan, Z. Li, (**2014**) "Effect of formaldehyde on the photochromic properties of ordered molybdenum oxide thin films produced by hydrothermal process", **Surface and Coatings Technology**, vol. 240, pp. 393-398.

[51] Y. Ma, X. Zhang, M. Yang, Y. Qi, (2014) "Controlled growth of MoO<sub>3</sub> nanorods on transparent conducting substrates", Materials Letters, vol. 136, pp. 146-149.
[52] X. Zhang, X. Huang, M. Xue, X. Ye, W. Lei, H. Tang, C. Li, (2015) "Hydrothermal synthesis and characterization of 3D flower-like MoS<sub>2</sub> microspheres", Materials Letters, vol. 148, pp. 67-70.

[53] S. Kumari, R. Gusain, N. Kumar, O.P. Khatri, (**2016**) "PEG-mediated hydrothermal synthesis of hierarchical microspheres of MoS<sub>2</sub> nanosheets and their potential for lubrication application", **Journal of Industrial and Engineering Chemistry**, vol. 42, pp. 87-94.

[54] K.F. Mak, C. Lee, J. Hone, J. Shan, T.F. Heinz, (**2010**) "Atomically thin MoS<sub>2</sub>: a new direct-gap semiconductor", **Physical Review Letters**, vol. 105, pp. 136805.

[55] R. Bulakhe, C. Lokhande, (**2014**) "Chemically deposited cubic structured CdO thin films: Use in liquefied petroleum gas sensor", **Sensors and Actuators B: Chemical**, vol. 200, pp. 245-250.

#### Abstract

In this thesis the morphological, structural and optical properties of molybdenum trioxide (MoO<sub>3</sub>) thin films synthesized using spray pyrolysis and hydrothermal methods and molybdenum disulfid (MoS<sub>2</sub>) samples prepared using hydrothermal methods were studied. Then, the gas sensing application of  $MoO_3$  thin films prepared by pyrolysis spray was investigated. XRD pattern analysis of MoO<sub>3</sub> thin films synthesized by pyrolysis spray method with various carrier gas pressures showed the formation of thermodynamically  $\alpha$ -MoO<sub>3</sub> phase with orthorhombic crystalline structure. The band gap decreased with increasing the carrier gas pressure. In order to growth of MoO<sub>3</sub> thin films, the effects of substrate type, reaction temperature and pH of precursor solution were studied. All samples synthesized by hydrothermal method showed the formation of metastable h-MoO<sub>3</sub> phase with hexagonal crystalline structure. In the investigating the effect of temperature on the growth of thin films, a phase change from orthorhombic to hexagonal was observed as the reaction temperature was increased. Also, band gap decreased with increasing the reaction temperature. For samples prepared using different seed layers, the band gap was decreased and it was increased for samples prepared by different pH of precursor solutions. FESEM images of samples showed the formation of well shaped hexagonal microrods. For  $MoS_2$  samples prepared by hydrothermal method, the effect of reaction time was investigated. XRD pattern analysis showed the formation of hexagonal phase of MoS<sub>2</sub>. SEM results showed that the obtained MoS<sub>2</sub> nanofloweres are comprised of very thin nanosheets with the thickness of about 20-40 nm. Finally, the sensing properties of samples prepared by spray pyrolysis toward ethanol at different temperatures were studied. Results showed that the optimum operating temperature was 200°C and sample prepared under the carrier gas pressure of 1.8 bar shows the maximum sensing response.

**Keywords:** molybdenum trioxide, molybdenum disulfide, spray pyrolysis, hedrothermal, thin films, surface morphology, structural and optical properties, photoluminescence, gas sensing



Shahrood University of Technology

**Department of Physics** 

# Synthesis and investigating gas sensing properties of nanostructures containing molybdenum compounds

Elahe Ghaleghafi

Supervisor:

Dr. Mohammad Bagher Rahmani

August 2017